

創新

Create

卓越

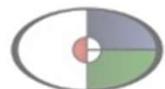
Best

科技

Technology

川寶科技(1595)
法人說明會
2025/12/19

董事長 張鴻明



CBTech[®]



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他本公司無法掌控之風險等因素。本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。

議 程

- 川寶集團現有產品說明
- TGV 玻璃基板市場概況及商業模式
- CBT 川寶科技
 - 1. TGV Manufacturing Line. TGV 玻璃基板金屬化製造產線
 - 2. MASK AOI 半導體光罩 AOI
- Subsidiary- BHT 子公司寶虹
 - 1. Semi Equipment PEALD/PEALE 半導體原子沉積設備
 - 2. Front, Back-End IC Test & Packaging 後段封裝測試設備
- Q & A



CBTech[®]



CBT GROUP
CONFIDENTIAL

議 程

- 川寶集團簡介與現有產品說明
- TGV 玻璃基板市場概況及商業模式
- CBT 川寶科技
 - 1. TGV Manufacturing Line. TGV 玻璃基板金屬化製造產線
 - 2. MASK AOI 半導體光罩 AOI
- Subsidiary- BHT 子公司寶虹
 - 1. Semi Equipment PEALD/PEALE 半導體原子沉積設備
 - 2. Front, Back-End IC Test & Packaging 後段封裝測試設備
- Q & A



CBTech[®]



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

公司簡介

成立時間：1999年2月。（民國88年）

實收資本額：新臺幣 541,995仟元。

產業地位：我國PCB及光電領域的曝光設備領導廠商。

主要產品：高精度曝光機、無光罩直寫曝光機、AOI及載版AVI自動外觀檢查。

公司實績：客戶包括臻鼎科技、瀚宇博德、健鼎科技、建滔化工集團、KCE、志超科技、泰鼎電路 (APEX)、勝宏等，全球累計設備銷售數超過5,000台。

股票代號：1595

獲獎殊榮：

榮獲2012年國家磐石獎



榮獲2019 TOP 5000 大型企業排名-專用生產機業第34名

通過A+企業創新研發淬煉計畫-次世代電路板原型品快速製造與設備整合開發計畫

半自動曝光機

完成PCB個黃光製程
CCD半自動曝光機研發

全自動曝光機

開發PCB個製程曝光機
銷售突破過1000台

國家磐石獎

獲頒中小企業磐石獎
適廠長興路新廠
銷售突破過2000台

併購寶虹科技

併購寶虹科技拓展半導
體事業

第二代直接成像設備

TTTAN 8000/9000
線路用/防焊用直接成像曝
光設備上市
銷售突破過4000台

寶虹科技首台原 子層沉積PEALD 交付

集團新竹研發中心 寶虹科技寶山廠開幕

寶虹首台WBG IOL 測試設備交付客戶

公司創立

1999.02.19 川寶科技
於桃園縣蘆竹區錦興路
正式創立

擴建蘆竹新廠

來自各大廠訂單源
2005年拓建
內溪路新廠

公司掛牌上櫃

2011.10 OTC 核
准上櫃

併購Maskless

收購美國Maskless
Lithographic Inc.
投入直接成像設備研發

直接成像曝光機

PCB 各製程直接成像
設備
Phoenix 5000
Raptor 7000

UV LED光源

導入各機種UV
LED光源

獲得國內載板大 廠首台防焊LDI 訂單

川寶 TGV 代工 產線啓用



CBTech®



**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**

**CBT GROUP
CONFIDENTIAL**

川寶集團現有產品



- **直接成像曝光設備 For PCB & 載板**
LDI For PCB & Substrate
- **視覺檢查設備**
Lead Frame & Substrate AVI
- **半導體設備及耗材零件**
Refurbished Semi Equipment & Spare Parts
- **半導體自動化傳送設備**
Fab Automation Tool.

議 程

- 川寶集團簡介與現有產品說明
- **TGV 玻璃基板市場概況及商業模式**
- **CBT 川寶科技**
 1. TGV Manufacturing Line. TGV 玻璃基板金屬化製造產線
 2. MASK AOI 半導體光罩 AOI
- **Subsidiary- BHT 子公司寶虹**
 1. Semi Equipment PEALD/PEALE 半導體原子沉積設備
 2. Front, Back-End IC Test & Packaging 後段封裝測試設備
- **Q & A**



CBTech®



**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**

**CBT GROUP
CONFIDENTIAL**

產品趨勢與市場規模



GMI Global Market Insights
Insights to Innovation

Glass Substrate Market

Global Forecast (2025 – 2034)



MARKET STATISTICS

Market Value (2024)

\$7.2 BN

Market Value (2034)

\$10.3 BN

CAGR (2025-2034)

3.7%



SEGMENT STATISTICS

Borosilicate segment

Market Size (2024): **\$2.2 BN**

Electronics segment

Market Share (2024): **38.6%**



COUNTRY STATISTICS

China

Market Size (2024)

\$992.3 MN



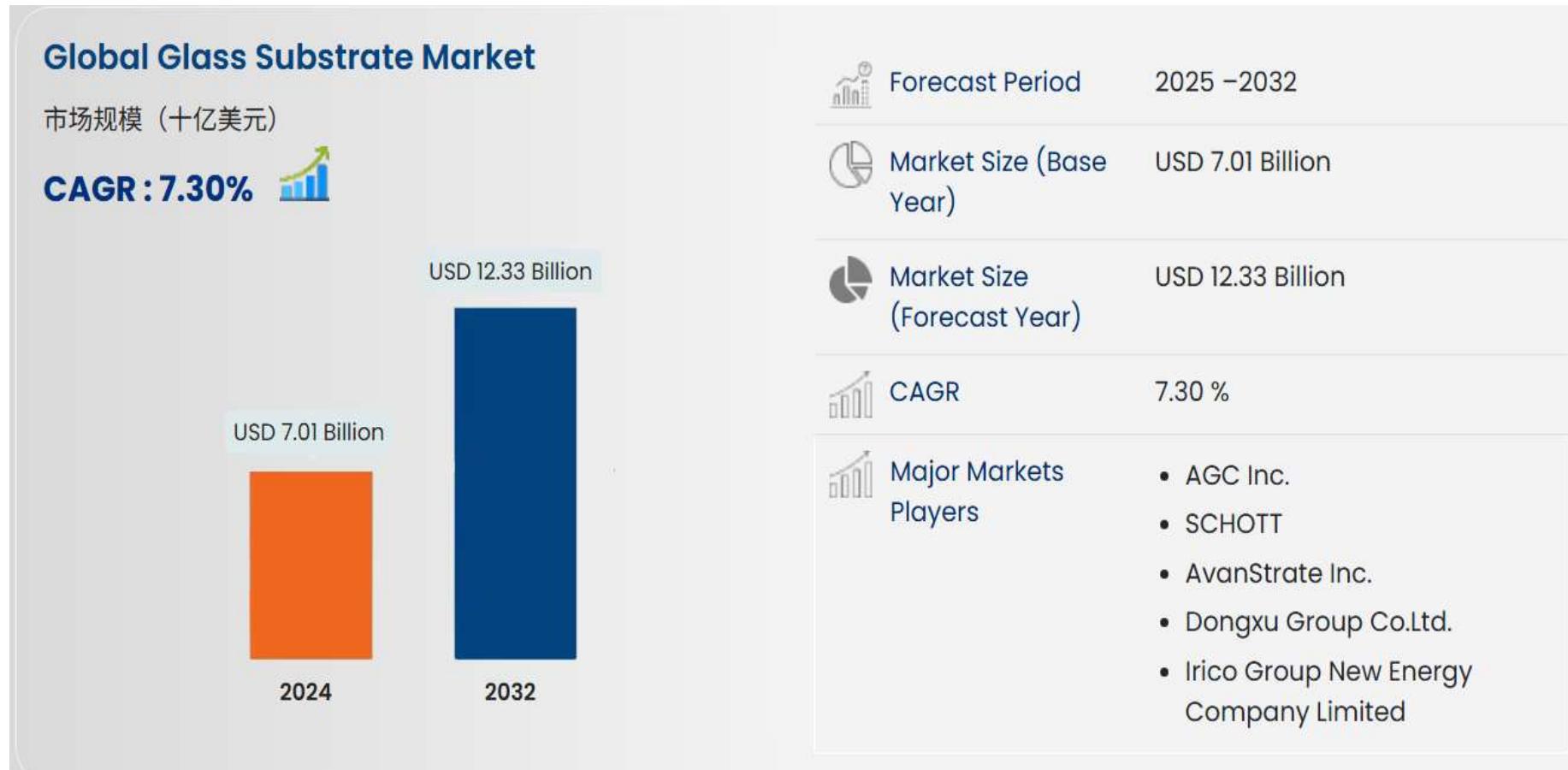
CBTech®



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

**CBT GROUP
CONFIDENTIAL**

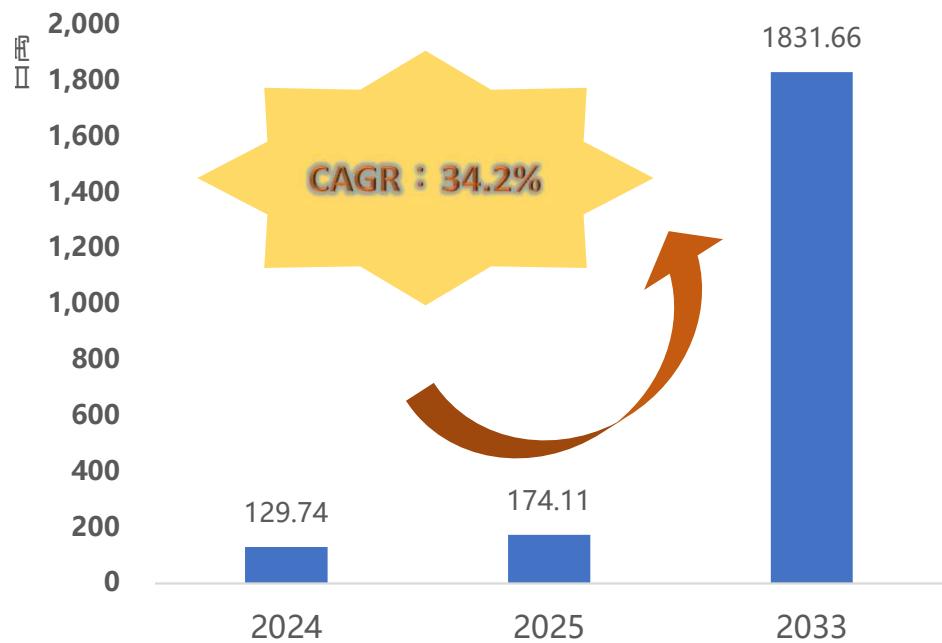
產品趨勢與市場規模



■ 不同研究機構皆顯示玻璃載板市場規模每年有數十億到百億美元市場規模

2025年TGV玻璃基板市場規模 預計將達到1.75億美元

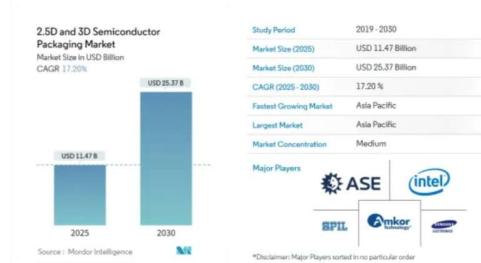
- 玻璃(TGV)基板2024年全球市場價值為1.3億美金，預計到2025年將達到1.75億美金，到2033年將擴大到18億美金，從2025年到2033年，複合年增長率為34.2%。



產業規模成長趨勢

全球TGV/TSV 2.5D/3D封裝 17.2% 複合增長率

在電子裝置小型化，以及5G、AI 等對高速與高效運算、高帶寬、低延遲、低功耗等的需求推動下。全球 2.5D/3D 封裝(包含TGV/TSV 封裝技術)市場2024年 114.7億美元預計在2030前已非常高的速度增長達到 253.7億美元年複合增長率17.2%. TGV 取代TSV 的比例主要取決於主要晶片設計公司(如NVIDIA,AMD)採納進度,預估2028-2030滲透率將達20% CAGR>20%。



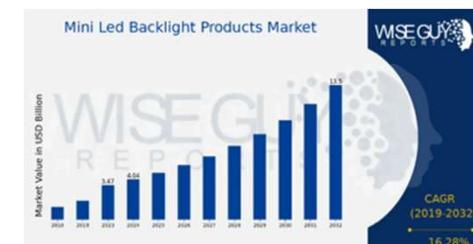
玻璃Core載板 24.7% 複合增長率

全球 TGV 技術市場預計將從 2024 年的 6,300 萬美元成長到 2030 年的 2.384 億美元，預測期內 CAGR 為 24.7%。全球 TGV 技術主要廠商包括康寧 (Corning), LPKF, Samtec, Kiso Micro Co.LTD, Tecnisco, 等, 全球前五名廠商佔有率超過 70%。亞太地區是最大的市場, 份額超過15%，其次是歐洲和北美。



Mini LED 背光模組 13.5% 复合增长率为

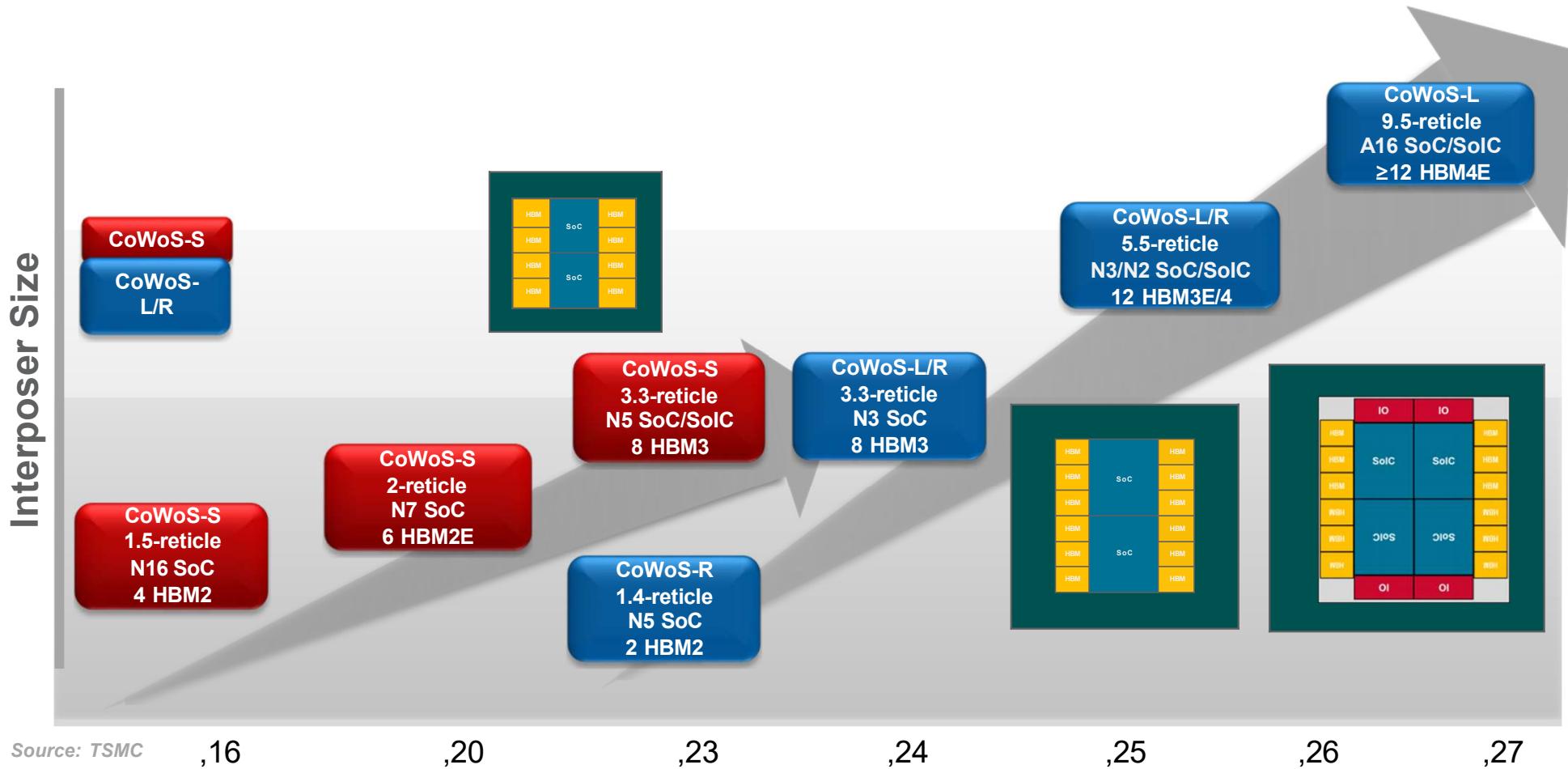
Mini Led背光產品市場行業預計將從2024年的7.2億美元增長到2032年的21億美元。預測期內Mini Led背光產品市場複合年長率預計約為13.5% (2025-2032)。



紅色部分為川寶TGV代工線主要鎖定產品項目

CoWoS® 技術促進 AI 計算能力的擴展

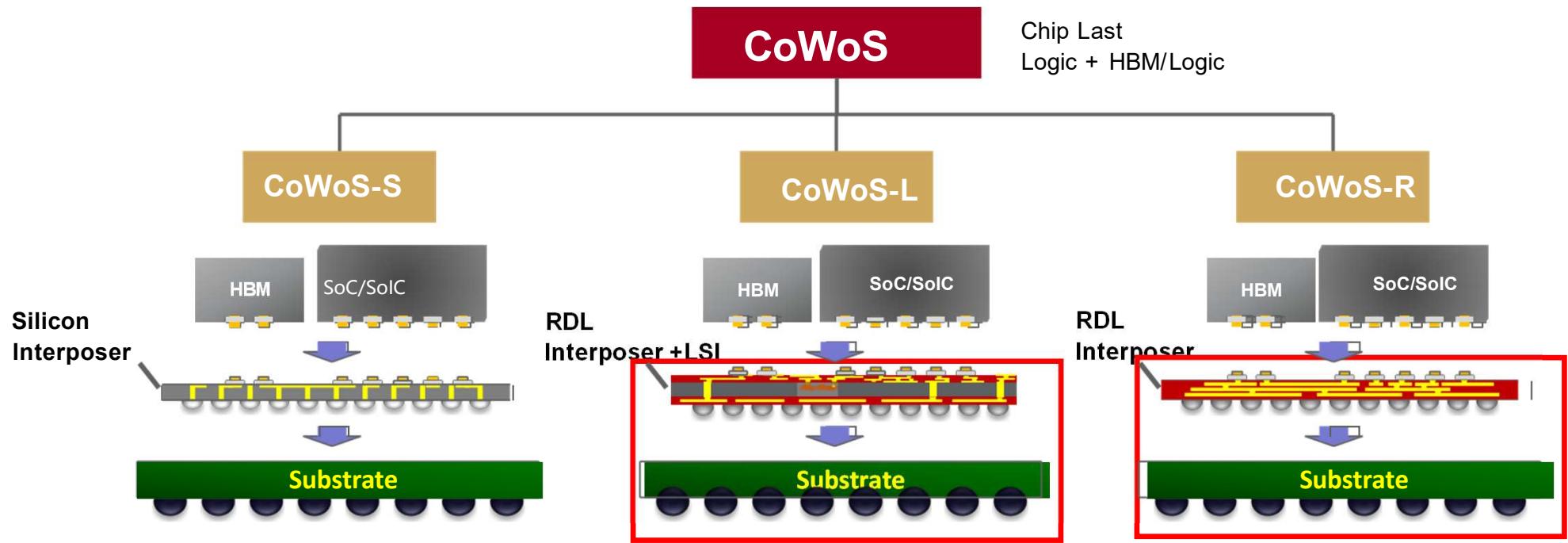
CoWoS® Enables AI Compute Scaling



CoWoS® 平台支援高效能運算與 AI 應用

CoWoS® Platform for HPC AI Applications

A Versatile 2.5D Packaging Technology For Heterogeneous Chiplet Integration



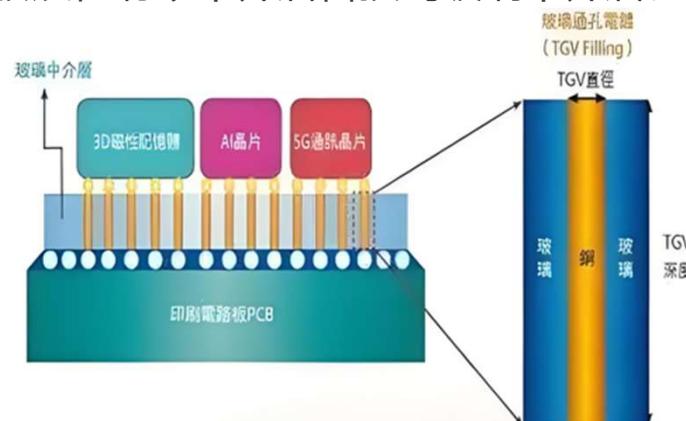
- 紅色為 TGV Substrate 應用；整體封裝為 CoPoS 應用

從TSV矽基板到TGV玻璃基板

在AI高性能晶片需求的推動下，玻璃基板封裝被寄予厚望。預計2025年全球IC封裝基板行業規模將達到114億美元，而隨著英特爾等廠商的入局，玻璃基板對矽基板的替代將加速，5年內滲透率將達到20%以上。

與矽/有機基板相比，由於玻璃具有更優越的材料特性，如高熱穩定性、低介電係數和高機械強度等，玻璃基板封裝技術逐漸成為未來發展的趨勢。

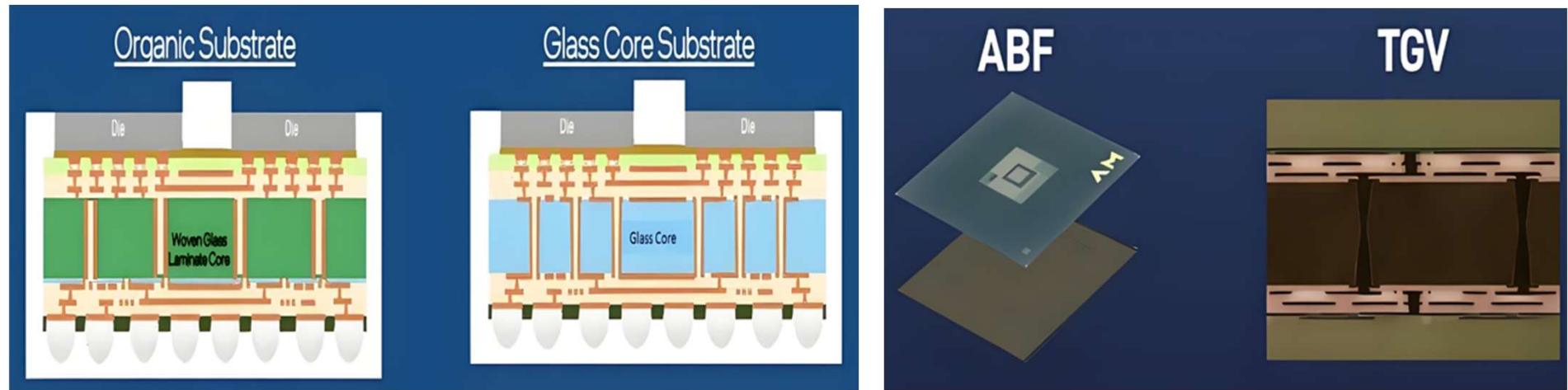
先進封裝中2.5D和3D IC集成方案是實現下一代性能要求和適用於商業產品的關鍵組成部分，超高密度的I/O連接可利用中介層實現，目前廣泛使用的中介層類型之一是矽通孔——TSV中介層。而在玻璃基板中，同樣通過高密度的通孔來提供垂直電連接，它們被稱為玻璃通孔(TGV)，形成高質量、高密度的TGV通孔對於中介層至關重要。近期，玻璃穿孔(Through Glass Via, TGV)技術也得到了發展，將矽中介層替換為玻璃中介層。



| 基板核心 | 矽 | 玻璃 | 有机材料 | |
|---------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 层压板 | 矽-金属化合物 |
| 表面粗糙度 (nm) | <10 | <10 | 400-600 | >1000 |
| 热膨胀系数 (ppm/K) | 2.9-4 | 3-9 | 3-17 | 16-30 |
| 杨氏模量 (GPa) | 165 | 50-90 | 10-40 | 22 |
| 吸湿性 | 0 | 0 | 0.04% | 1-2.5% |
| 热导率 (W/m·K) | 148 | 1.1 | 0.9 | 0.5-0.75 |
| 封装尺寸 (mm) | 35×35 | 100×100 | 70×70 | 50×50 |
| 面板/晶圆尺寸 | 300mm | 710mm ² | 710mm ² | 300mm/510mm ² |

從樹脂載板到玻璃Core載板

積體電路的複雜性與性能要求持續攀升，這推動了封裝技術的不斷革新。玻璃封裝，作為一種新興的封裝方式，正快速受到廣泛關注。其中，TGV (Through Glass Via, 即玻璃通孔) 技術以及玻璃載板。



TGV技術進一步拓展到了更廣泛的應用領域。隨著5G、人工智能、物聯網等新興技術的崛起，對封裝材料的要求也日益嚴格。在這一階段，**TGV技術的應用已經覆蓋了高性能計算 (HPC)、毫米波雷達、光電傳感器和生物傳感器等多個領域。**此時，TGV技術不僅致力于實現高效的垂直互連，還更加注重提升工藝的可擴展性并控制製造成本。例如，業界正在探索通過批量化生產來降低TGV的製造成本，同時也在研究如何在更大尺寸的玻璃基板上進行高精度加工。

全球 Mini LED 市場成長

2025–2030 約 27.5% CAGR

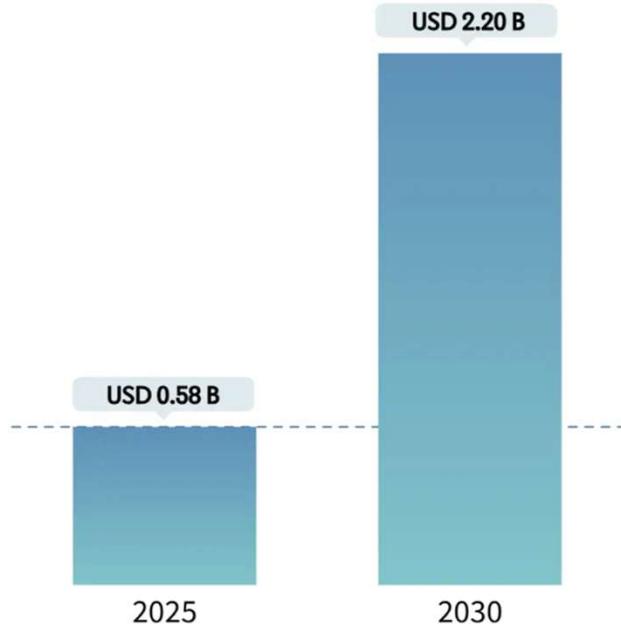
■ Mini-LED 顯示市場規模：

在 2025 年預估為 5.8 億美元，並預期於 2030 年成長至 22.0 億美元，在 2025 至 2030 年的預測期間內，年複合成長率 (CAGR) 為 27.5%。

Mini-LED Display Market

Market Size in USD Billion

CAGR 27.5%



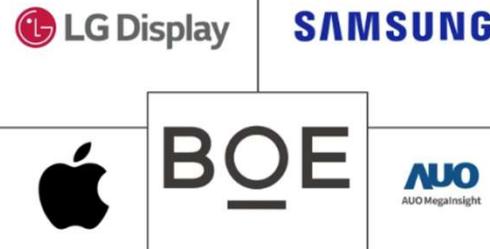
Source: Mordor Intelligence



Market Overview

| | |
|---------------------------|------------------|
| Study Period | 2019 - 2030 |
| Market Size (2025) | USD 0.58 Billion |
| Market Size (2030) | USD 2.20 Billion |
| Growth Rate (2025 - 2030) | 27.50% CAGR |
| Fastest Growing Market | Asia Pacific |
| Largest Market | North America |
| Market Concentration | Medium |

Major Players



*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Mini LED背光模組 2022–2027 出貨及 2030 全球市場預估

- 根據 TrendForce 2023 報告，Mini LED 背光產品出貨將從 2023 年約 1,330 萬台成長到 2027 年約 3,150 萬台，年複合成長率約 24%。在此基礎上，本集團預估 2028–2030 年雖然成長速度略為趨緩，但仍可維持約 15% 年增率，2030 年全球背光出貨達 4,800–5,400 萬台，約為 2025 年的 3 倍。

圖一、2022~2027年 Mini LED 背光技術產品出貨量預估（單位：百萬台）



Source: TrendForce, Nov., 2023

- USD \$ 200元 為平均售價。
- 全球顯示器 Mini LED 背光模組 2027 年預估有 60 億美元市場，採用 TGV 背光模組預估市占率 5% 有 3 億美元的市場。

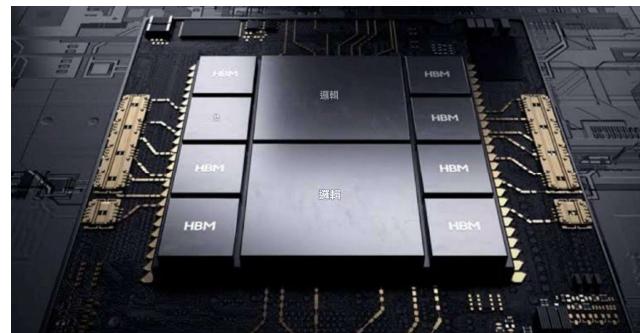
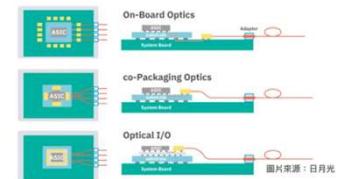
TGV 商業模式

■ TGV Substrate

- Glass Core with Cu filling (玻璃Core金屬化加工; 不承擔與晶片貼合)
 - 客戶群: 玻璃生產商 / 面板廠 / 載板廠 / MLCC廠
- Turn Key Solution (Process Flows + Equipment)
 - 軍工企業
 - 特殊客戶不外包產品

■ CoPoS

- CoB → CoG for Mini_LED 背光模組
- CoB → CoG for Mini_LED 直顯螢幕
- FOPLP for MLCC/ 2.5D/3D IC先進封裝 / HBM
- CPO for 各行各業 AI /Edge AI Server



議 程

- 川寶集團簡介與現有產品說明
- TGV 玻璃基板市場概況及商業模式
- CBT 川寶科技
 - 1. TGV Manufacturing Line. TGV 玻璃基板金屬化製造產線
 - 2. MASK AOI 半導體光罩 AOI
- Subsidiary- BHT 子公司寶虹
 - 1. Semi Equipment PEALD/PEALE 半導體原子沉積設備
 - 2. Front, Back-End IC Test & Packaging 後段封裝測試設備
- Q & A



CBTech[®]

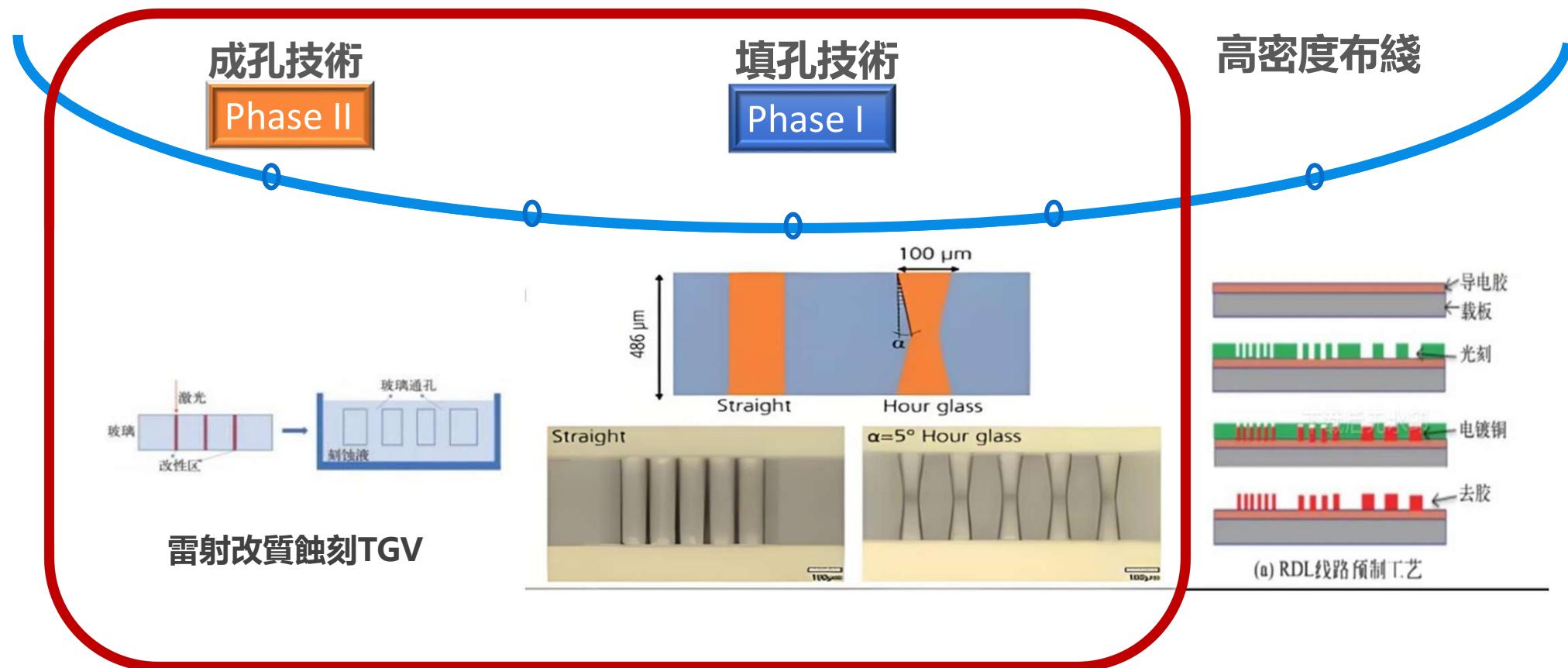


SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

玻璃通孔 (TGV) 製造的主要技術

Key Technologies of Through-Glass Via (TGV) Processes

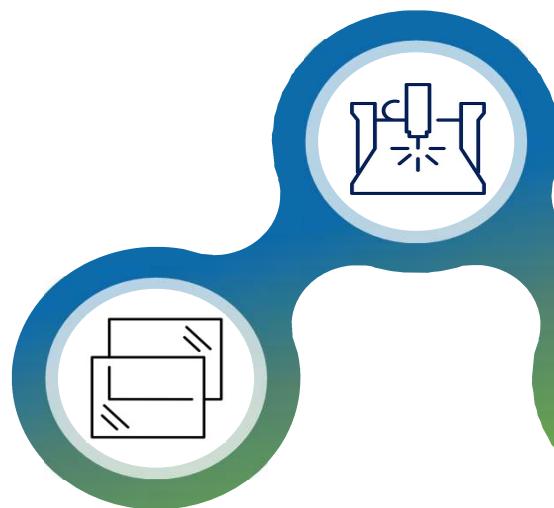


紅色部分為川寶TGV代工線技術

Concept of TGV Manufacturing Flow

Laser

- Method: Laser induced / Ultrashort-pulse laser
- Via diameter: 30–120 μm
- Blind Via > 20um
- Aspect ratio: $\leq 10:1$
- Cleanliness: Debris-free after drilling

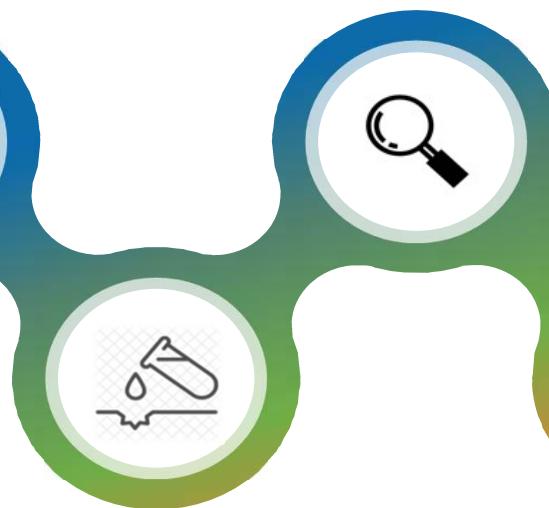


Glass

- Material: Borosilicate / Fused Silica
- Thickness: >500um (typical)
- Size: Wafer 4" / 6" / 8" / 12" & Panel 310x315, 510x515
- Surface: 20 nm TTV >= 1 μm

AOI

- Resolution: Sub > 1um
- Inspected parameters: Via location, diameter, and crack detection
- Inspection method: Optical/IR, optionally with AI detection



Wet Etching

- Etchant: HF-based / Alkaline solution
- Purpose: Remove microcracks and debris
- Etch uniformity: Critical for Cu adhesion

Cu Plating

- Type: Electroplating (DC or pulse)
- Thickness: depend on the customer's requirement
- Filling quality: Void-free via fill
- Additives: Leveler, accelerator, suppressor



Cu Seed

- Method: Sputtering / ALD / E-beam evaporation
- Adhesion: Good coverage in high-aspect-ratio vias
- Barrier layer: Optional (e.g., Ti or Ta)

TGV Manufacturing Line Specification

Panel Import AOI

- Surface Scanning (No Scratch/No Cracking/No Chipping)
- TTV<5um



Panel AOI

- Surface Scanning-
- (No Scratch/No Cracking/No Chipping)



01



02



03



Phase II

Panel THK Reduced (Out Source)

- HF / Alkali Etching
- Polish
- TTV<20um
- TTV<10 or 5um (option)

• Process flow:



TGV Manufacturing Line Specification

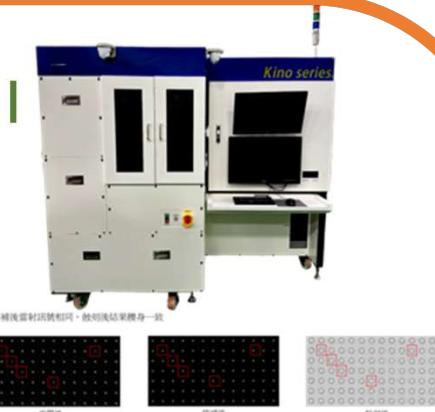
Panel Cleaning

- Wet Bench
- Detergent + DIW
- IPA QDR (Dry-in/out)



Via Formation I

- AOI
- Leaser Induced Rework
- AOI



04



05



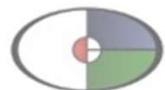
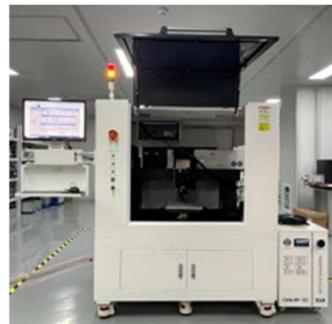
06



Phase II

Via Formation I

- Laser Induced



CBTech[®]



SUSTAINABLE DEVELOPMENT **GOALS**

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

TGV Manufacturing Line Specification

Via Formation II

- Alkali Etching
- Wafer/Panel Comparable
- Waist: 35%~85%
- Highest AR: 100:950

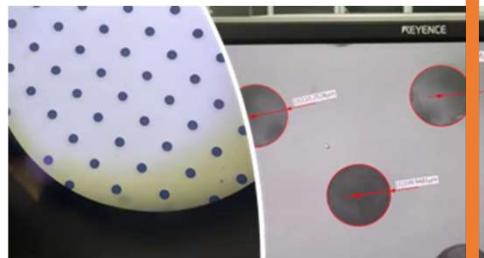


Via Cleaning

- Single/ Panel Vertical type
- Wafer/Panel Comparable
- IPA QDR (Dry in/out)



07



Phase II

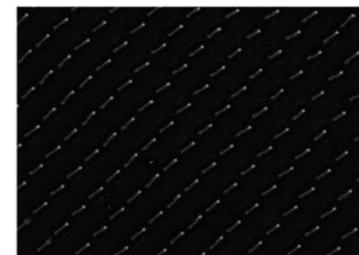
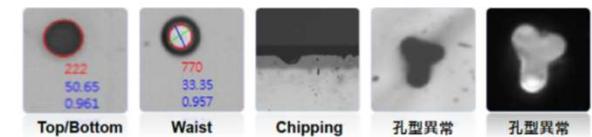
08



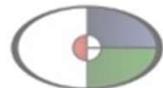
Via Formation AOI

- Wafer/Panel Comparable

09



Phase I



CBTech[®]



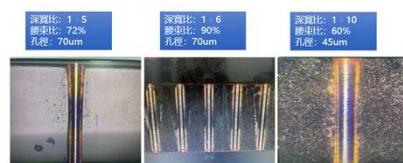
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

TGV Manufacturing Line Specification

Via Metallization

- In-line Sputter
- Ti/Cu/TiW/Ni.....etc
- Wafer/Panel Comparable



10



11



12

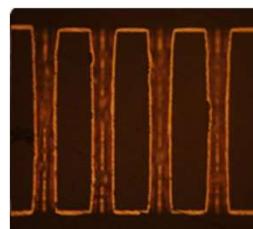


加工尺寸: 最大510mm*515mm
加工玻璃厚度: 0.1m-1mm
粗糙度Ra: 0.02-0.1um
孔径: 30-100um
深宽比: 10:1
镀膜均匀性: $\pm 5\%$
镀膜附着力: 5B

Phase I

Via PTH Cu

- Wafer/Panel Comparable
- Bench Type
- E-Less
- Single Type (AR> 1:10)



Via Metallization Annealing

- Low Oxygen Heated (< 50ppm)
- < 400°C



CBTech[®]



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

TGV Manufacturing Line Specification

Via Metallization AOI (CIP)

- X-Ray / CT / New Method
- Resolution > 2um



13



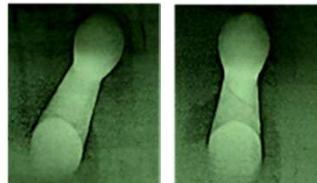
14



15

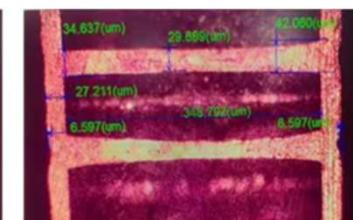
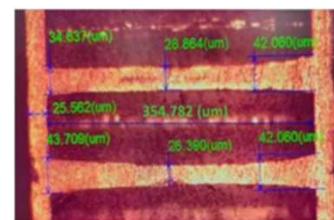


Phase I



Via Cu Filling

- Single Vertical Plater
- Wafer/Panel Comparable
- PR+DC w/ CuO & insoluble anode
- IPA QDR (Dry in/out)
- Dimple< 5um
- Chemicals in-house
- Plater can for Single/Double side



Via Cu Annealing

- Low Oxygen Heated (< 50ppm)
- < 400°C



CBT GROUP
CONFIDENTIAL



CBTech®

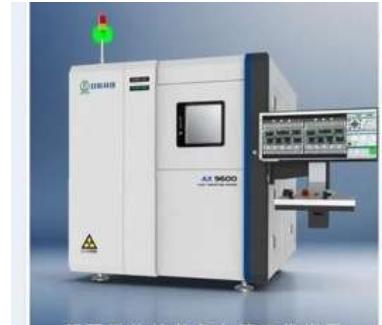


**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

TGV Manufacturing Line Specification

Via Filling AOI

- 2D X-ray
- 3D X-ray
- Resolution >10um
- Resolution <10um
(Option)



Cu THK / Surface Modification

- Grinding / De-plating



16



17



Cu THK AOI

- Electrical Method

18



TGV Manufacturing Line Specification

PR Coater

- Spin/Slit Tyes
- Wafer/Panel Comparable
- Matched w/ LDI or Stepper
- CLN/Coater/Pre-Q/Expo/Post-Q/Dep./AOI



RDL Formation

- DES: Developer/Etcher/Stripper
- Developer: Na2CO3/TMAH
- Etcher: Non-H2O2 base
- Stripper: NaOH or Organic base
- Single vertical type
- Match for Single/Double side
- Max Panel: 800*800
- L/S: 10/10um (5/5um Y2025/E)



19



20



21



Patent Expo.

- AOI
- Leaser Direct Image
- L/S \geq 10/10um
- Y2026/E L/S \geq 5um



TGV Manufacturing Line Specification

RDL Formation AOI

- AOI + Electrical Test



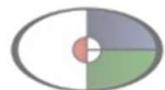
Panel Export CLN

- Wet Bench
- Detergent + DIW
- IPA QDR (Dry-in/out)



TGV 技術能力展現

TGV Process Capability & Performance Index



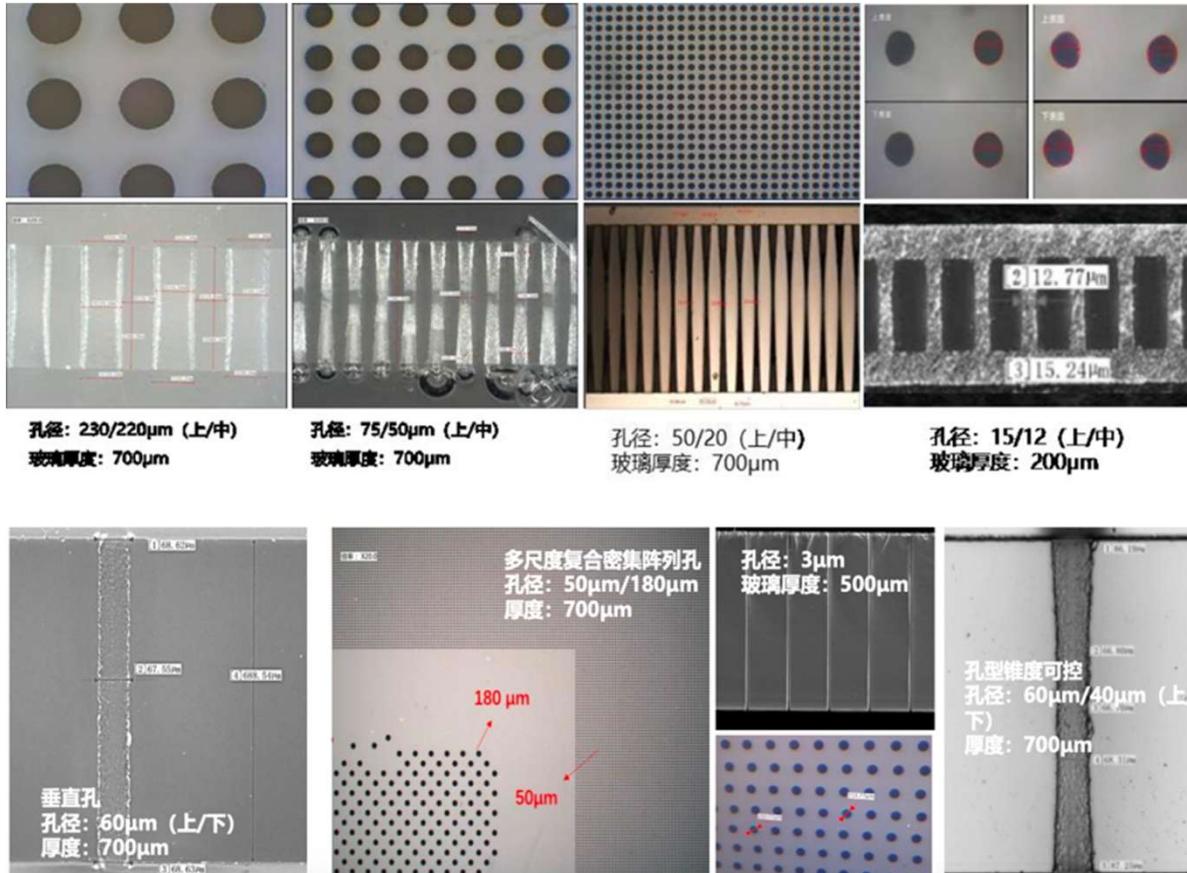
CBTech®



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

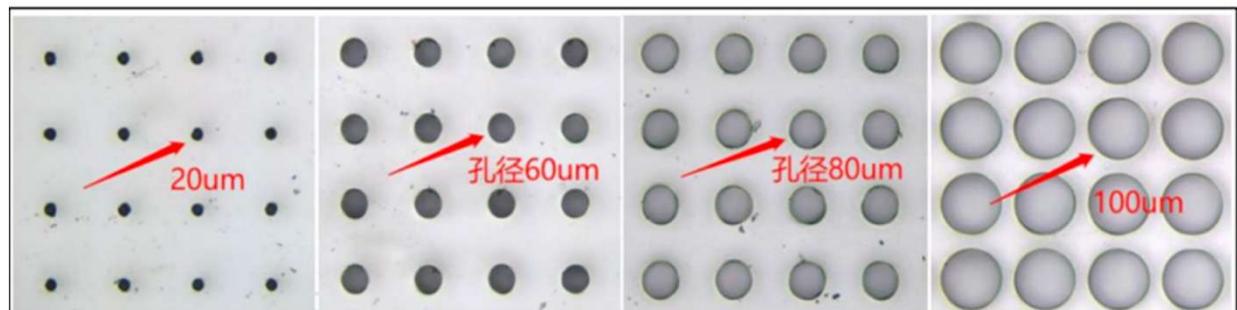
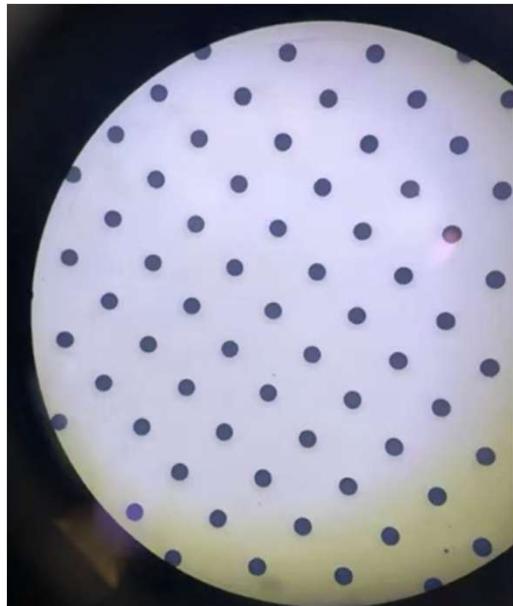
TGV Process Capability & Performance Index



- **TGV SVM代工產線能力 500片/月**
 - **玻璃尺寸: 最大510mmX515mm**
 - **玻璃厚度 : 100μm - 1000μm**
 - **孔深寬比: 已具備 850μm 1:10 能力. 1000μm 1:10 突破努力中**
 - **孔直徑: $\geq 3\mu\text{m}$**
 - **通孔間距: $\geq 10\mu\text{m}$**
 - **錐度: $0^\circ - 15^\circ$ (可控)**
 - **非矩陣密集孔一次成型**
 - **尺寸精度 $\pm 5\mu\text{m}$**
 - **不同型號玻璃通用**
 - **通埋孔並進加工能力**

TGV Process Capability & Performance Index

雷射改質蝕刻樣品



技術能力:

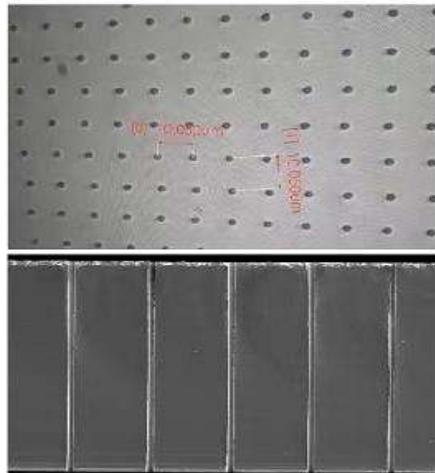
最小孔徑:10 μm -對應200 μm

厚度玻璃:100 μm -最大1000 μm 厚玻璃

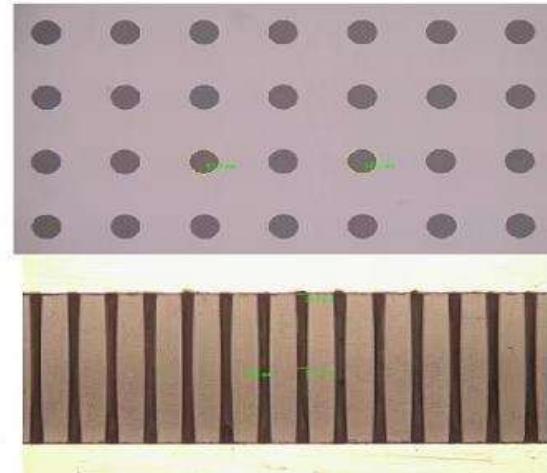
通孔間距:> 10 μm

錐度:0° - 15°(可控)

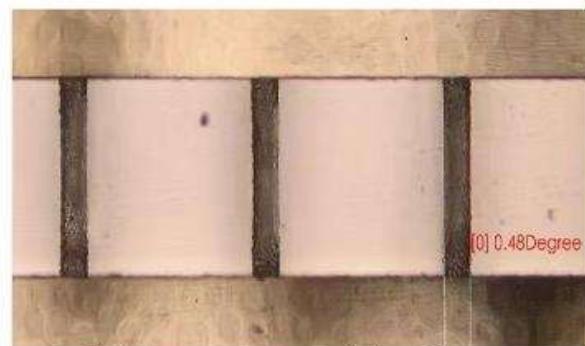
TGV Process Capability & Performance Index



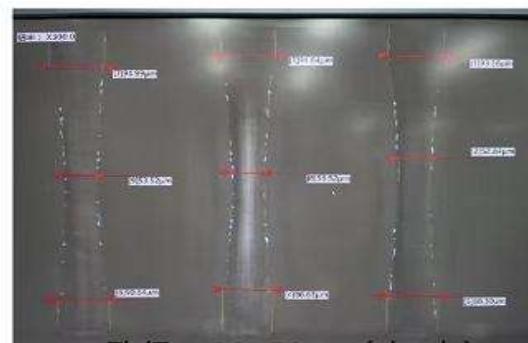
孔径: 3/2.5μm (上/中)
厚度: 300μm



孔径: 32/25μm (上/中)
厚度: 450μm



孔径: 50/48μm (上/中)
厚度: 460μm
垂直孔



孔径: 92/53μm (上/中)
厚度: 500μm
锥度可控



CBTech®



**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

**CBT GROUP
CONFIDENTIAL**

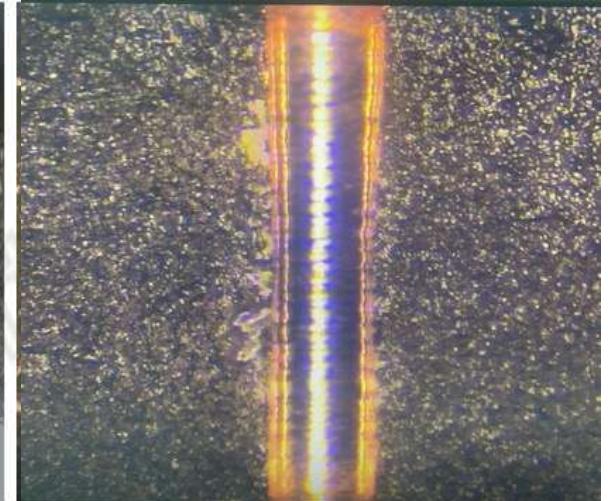
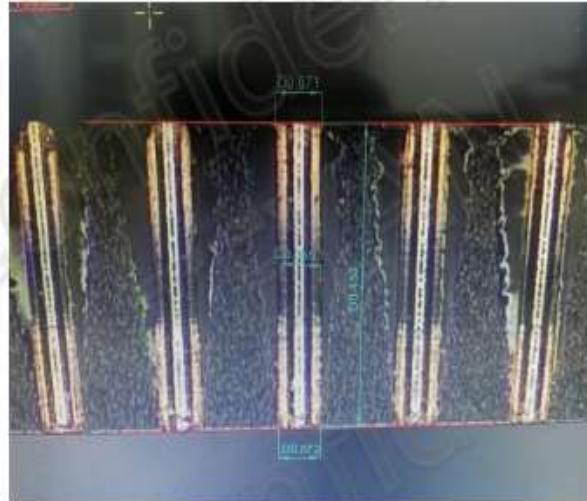
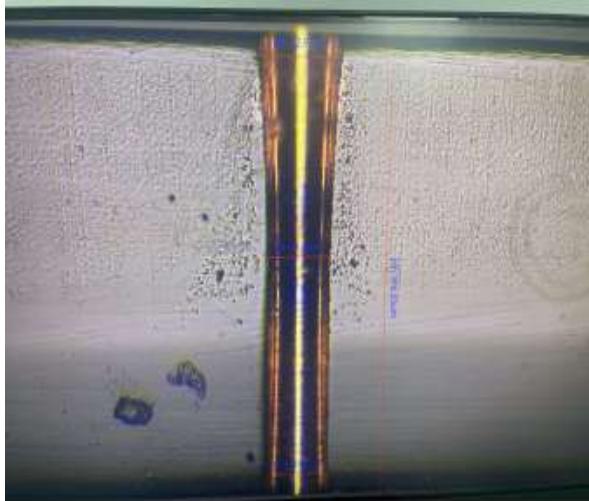
TGV Process Capability & Performance Index

TGV seed layer 種子層 Sputter AR 切片

深寬比: 1 : 5
腰束比: 72%
孔徑: 70um

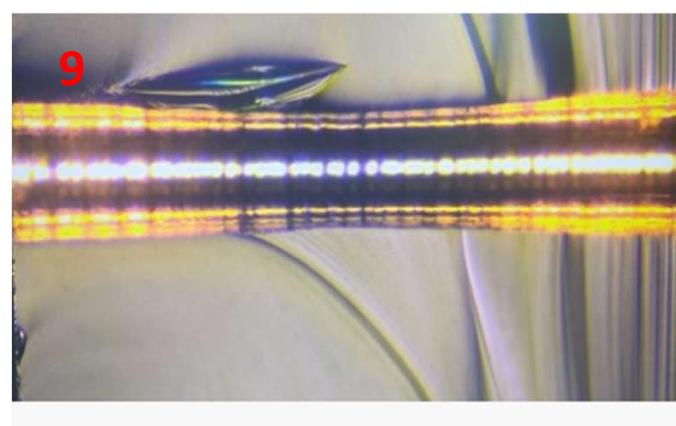
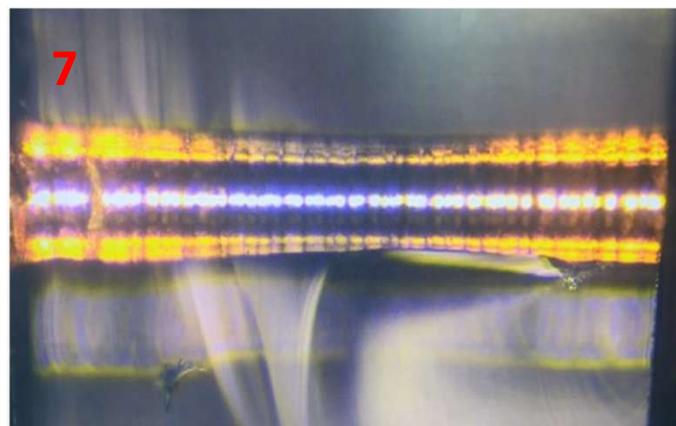
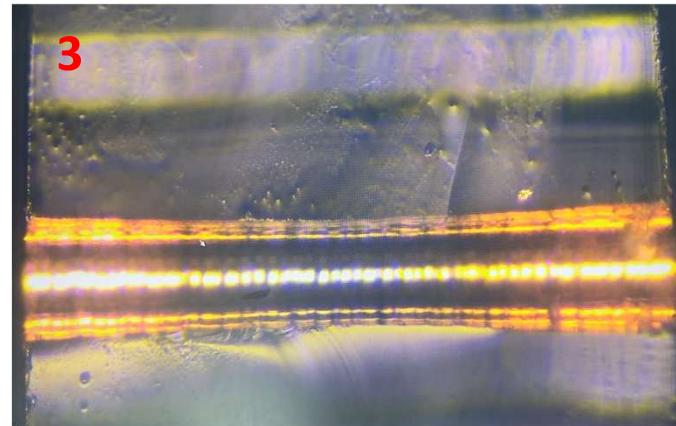
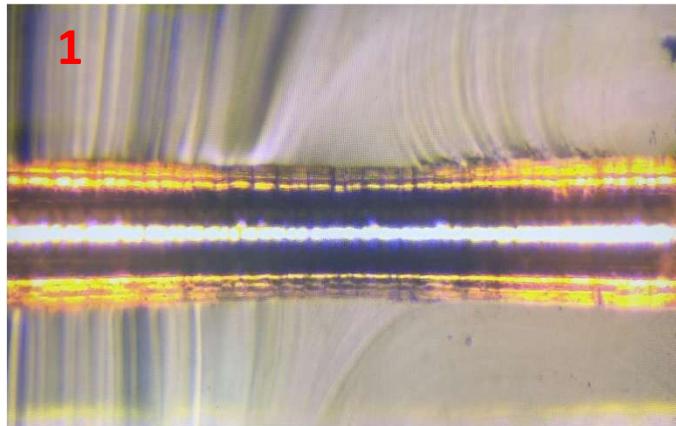
深寬比: 1 : 6
腰束比: 90%
孔徑: 70um

深寬比: 1 : 10
腰束比: 60%
孔徑: 45um



TGV Process Capability & Performance Index

Sputter 850μm 1:10 切片圖



CBTech[®]

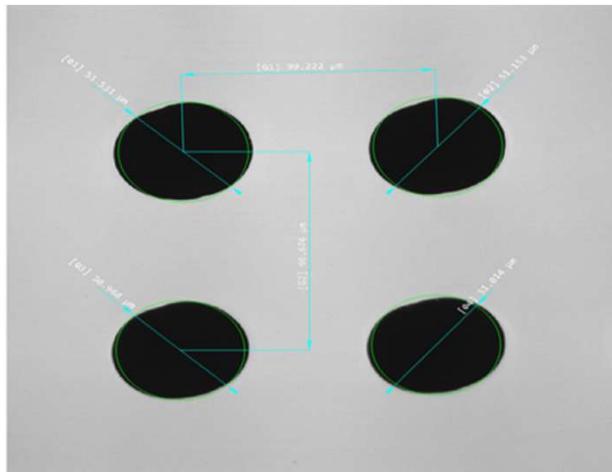


SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

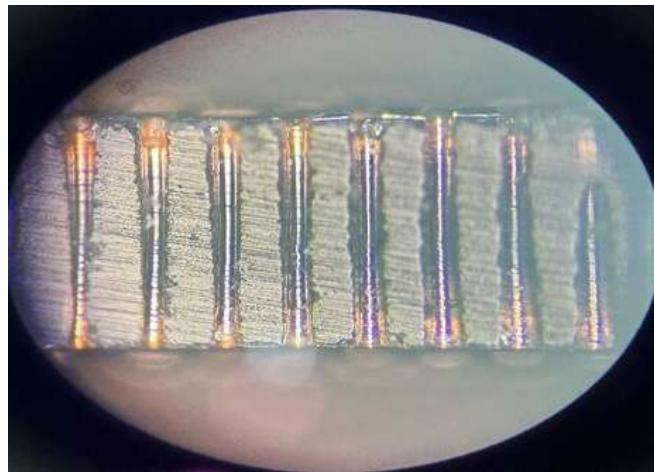
CBT GROUP
CONFIDENTIAL

TGV Process Capability & Performance Index

樣品參數:孔徑50um, 間距100um



Sputter前測試數據

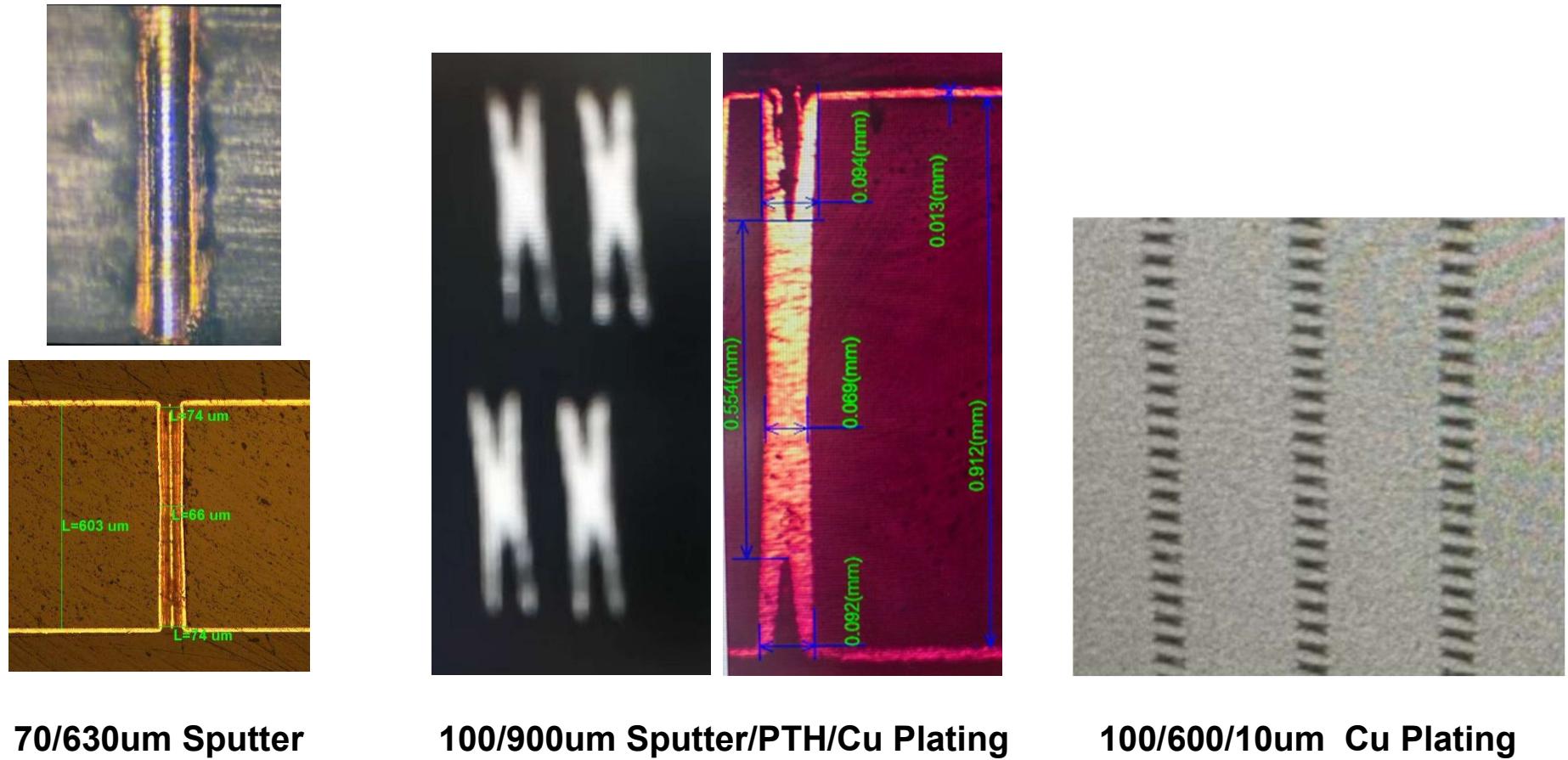


Sputter後截面效果



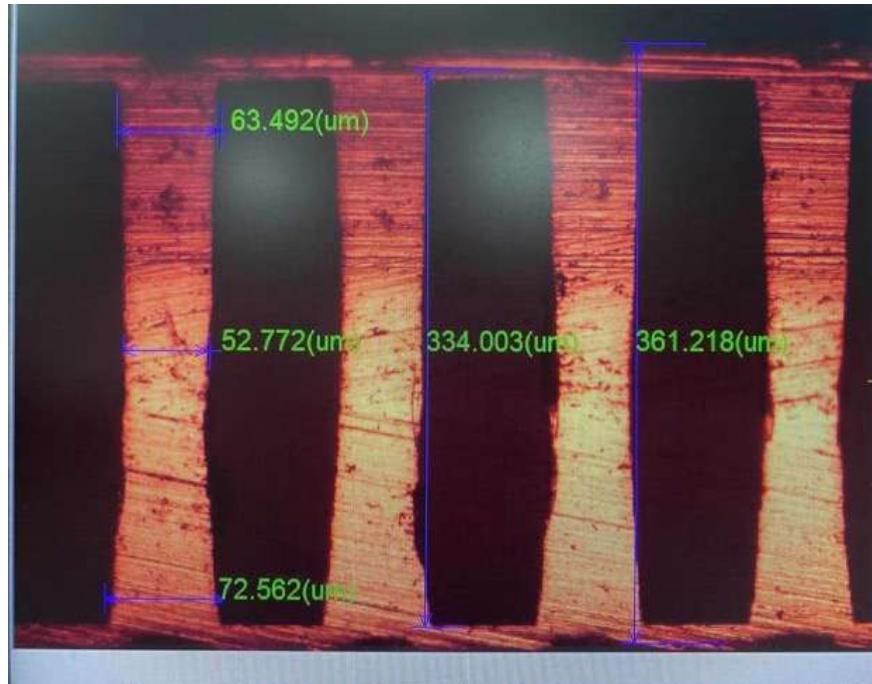
Sputter後用萬用表測量電阻值0.6MΩ

TGV Process Capability & Performance Index

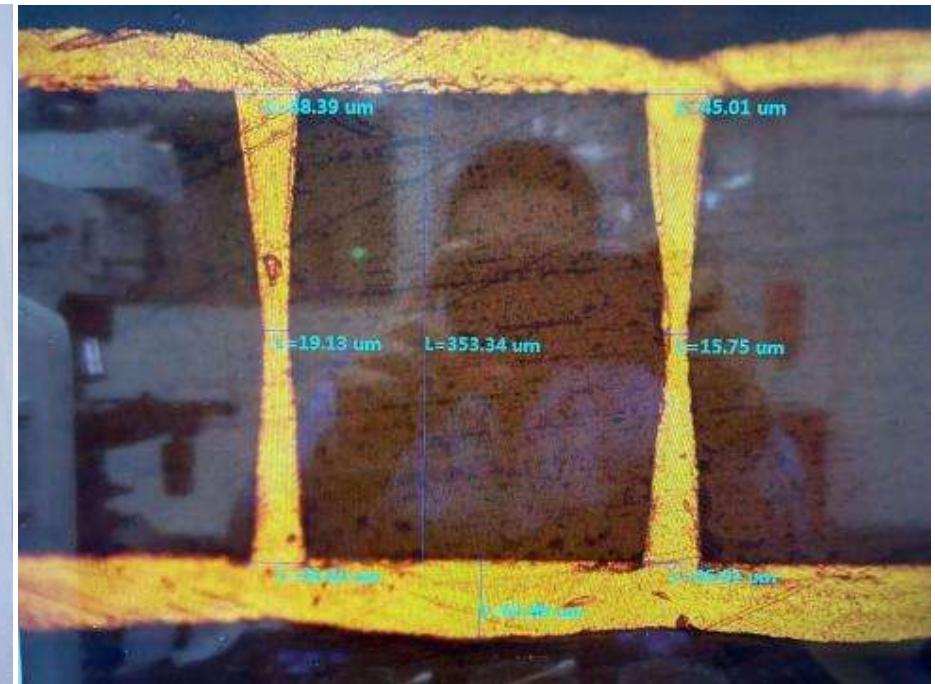


TGV Process Capability & Performance Index

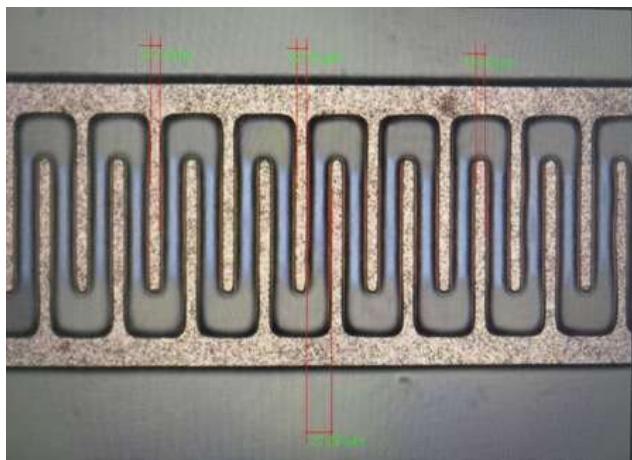
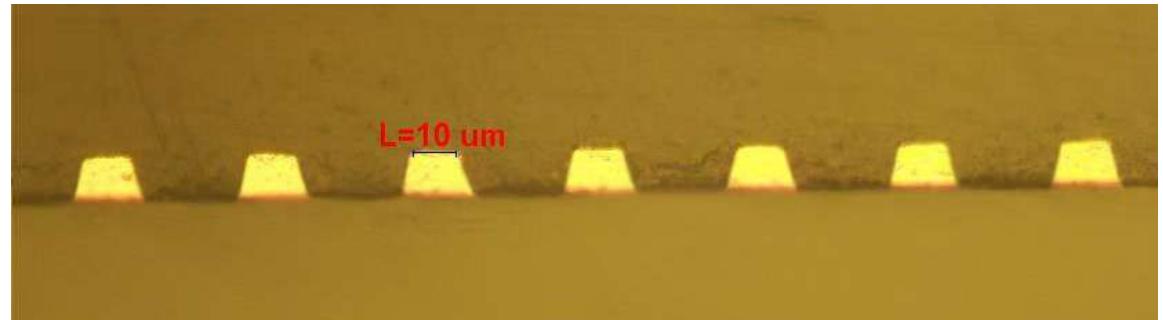
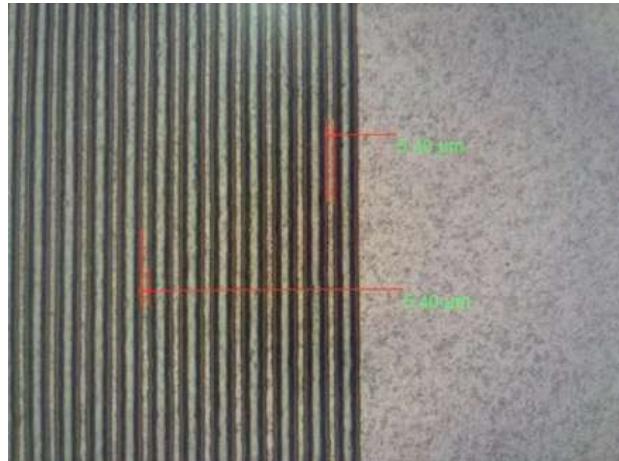
腰束比: 72%



腰束比: 35%



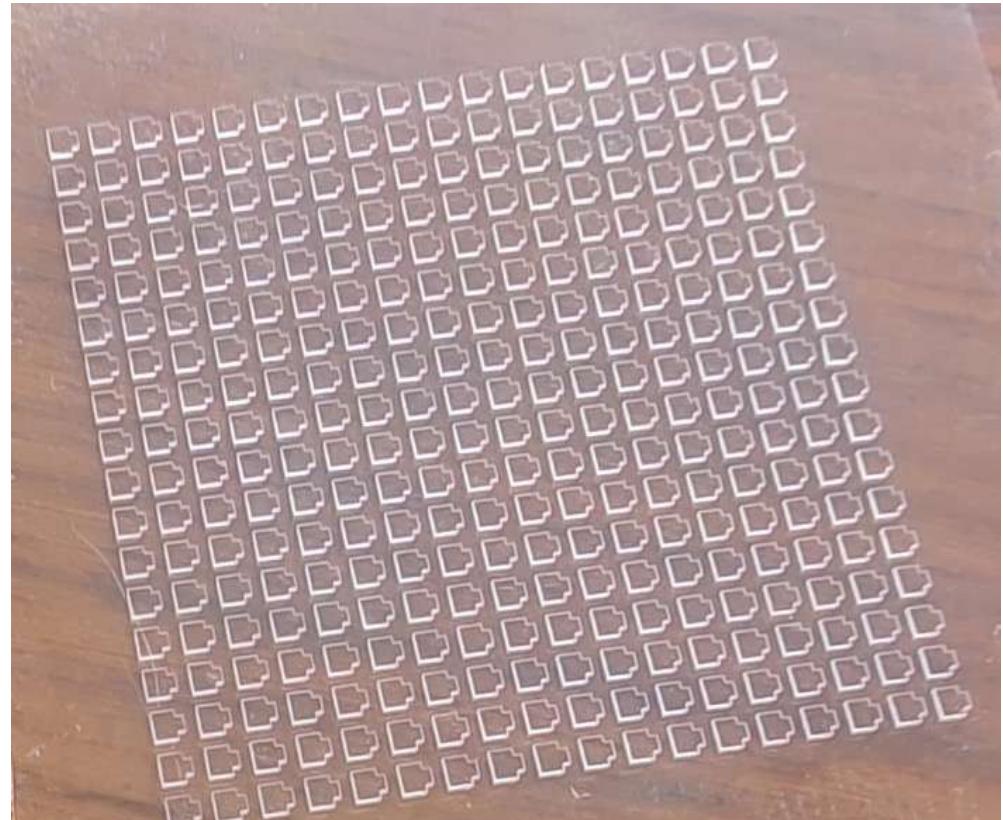
TGV Process Capability & Performance Index



銅厚15um, 光阻15um, 線距: 20um

5 um RDL W / Etching Back

TGV Process Capability & Performance Index



- 1600 μ m w/ BVH & TH
- Capable for Face up & Face down Chip attached

- Sophie Laser Induced is on going

TGV Process Capability & Performance Index

■ CPO/TGV glass panel 表面粗糙均勻性 (Uniformity) 測試的視覺示意。



■ 厚度量測佈點說明 – CPO/TGV 玻璃基板

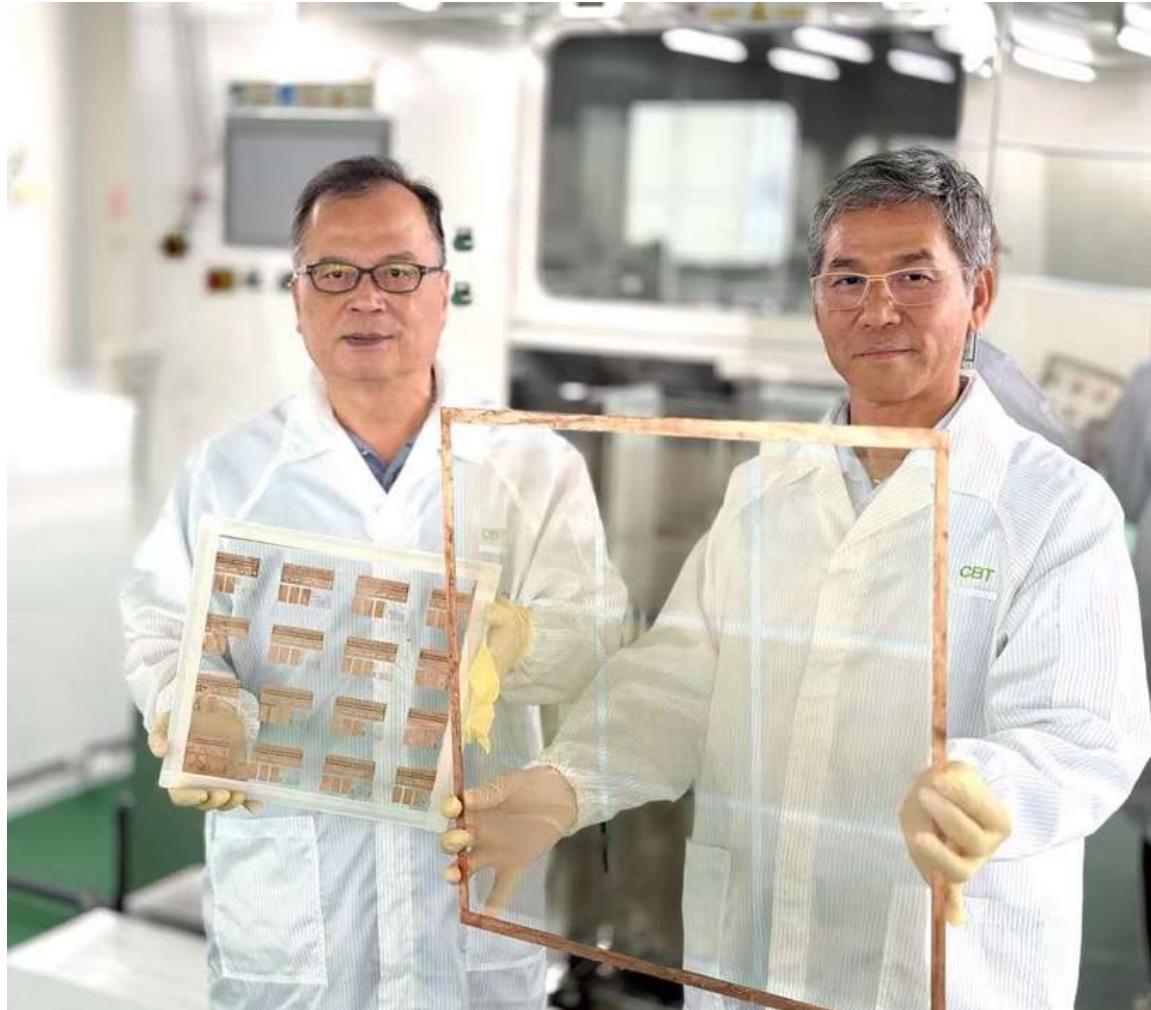
| 測量點 | Y-mm | Z-mm | Y-mm |
|----------|------|------|-------|
| K-EDGE | 2.17 | 3.28 | 34.60 |
| T-CENTER | 1.77 | 2.85 | 37.50 |

- 基板上測試以下十字量測點 (center/edge) 位置四處，量測表面粗糙度，量測結果誤差 $\pm 10 \mu\text{m} / 10 \mu\text{m}$ 。
- 基板上正面與背面需各量測 (center/edge) – 正面與背面對稱對應測試同位置，共 4 個位置。

TGV 工廠產線實景



TGV 工廠產線實景



議 程

- 川寶集團簡介與現有產品說明
- TGV 玻璃基板市場概況及商業模式
- CBT 川寶科技
 - 1. TGV Manufacturing Line. TGV 玻璃基板金屬化製造產線
 - 2. MASK AOI 半導體光罩 AOI
- Subsidiary- BHT 子公司寶虹
 - 1. Semi Equipment PEALD/PEALE 半導體原子沉積設備
 - 2. Front, Back-End IC Test & Packaging 後段封裝測試設備
- Q & A



CBTech[®]



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL

Mask AOI /光罩AOI 產品代理

■ 主要客戶 (亞洲 / 全球)

- Taiwan Mask Corporation (TMC / 台灣光罩) – Taiwan
- Photonics – Asia fabrication service / Global facilities
- Dai Nippon Printing (DNP) – Japan
- HOYA Corporation – Japan (包含 Reticle/Mask 檢測與解決方案)

■ 晶圓代工 / IC 製造 (Foundry / IDMs)

- TSMC (台灣)
- UMC (台灣)
- SMIC (中國)
- Samsung / SK hynix (韓國)

■ 封裝 / 測試 / 基板 / 先進封裝

- OSAT (封測廠) : ASE (日月光) , SPIL (矽品) & JCET (長電)
- 基板/PCB 製造 : Ibiden (日本) Unimicron (台灣欣興) , Kinsus (景碩) , Zhen Ding (臻鼎)
- Advanced Packaging / Interposer 廠

| 公司名稱 | 國家 / 地區 | 備註 |
|-----------------------------------|---------|----|
| Dai Nippon Printing (DNP) | 日本 | |
| Toppan Photomasks 現名 Teks cend | 日本 | |
| Photonics, Inc. | 美國 | |
| Hoya Corporation | 日本 | |
| Taiwan Mask Corporation (TMC) | 台灣 | |
| Compugraphics | 英國 / 歐洲 | |
| SK-Electronics | 韓國 | |
| LG Innotek | 韓國 | |
| Nippon Filcon | 日本 | |
| Advance Reproductions Corporation | 美國 | |
| Infinite Graphics Incorporated | 美國 | |
| HTA Photomask | — | |

Stratus Vision Mask AOI

Stratus Vision專注於 AOI 與精密檢測設備，
適用於多種先進材料與封裝製程，包括：



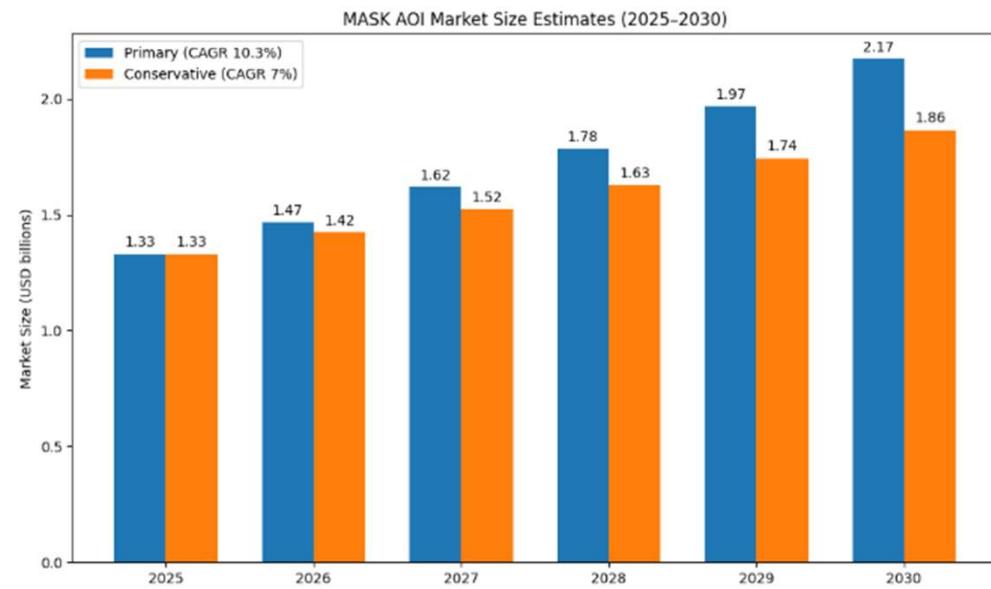
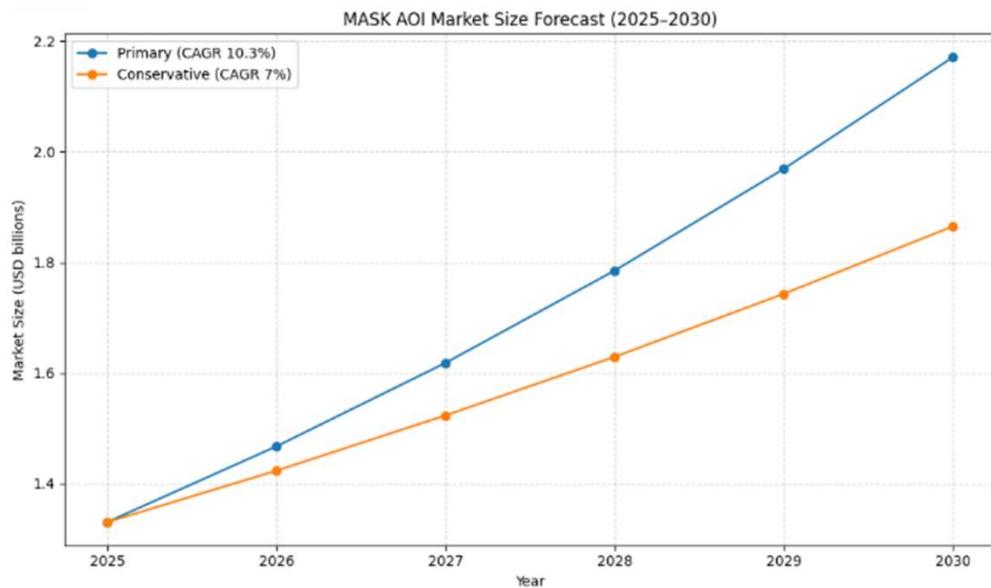
- 電子零組件檢測
- 陶瓷封裝 LTCC / HTCC
- 基板 (Substrate) 檢測
- 晶圓表面及結構檢測
- 光罩 / 掩膜 (Reticle) 瑕疵檢測

可支援 線上 (In-line) 與離線 (Off-line)
多模態檢測需求。



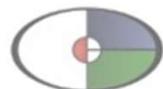
Mask AOI市場規模 2025-2030 CAGR 10%以上

- MASK AOI (Automated Optical Inspection, 自動光學檢測) 全球市場規模：全球MSAK於2025年預估為13.3億美元,預計將於 2030 年成長至 18.6 億美元，在預測期間內的年複合成長率 CAGR為10%以上。



議 程

- 川寶集團現有產品說明
- TGV 玻璃基板市場概況及商業模式
- CBT 川寶科技
 1. TGV Manufacturing Line. TGV 玻璃基板金屬化製造產線
 2. MASK AOI 半導體光罩 AOI
- Subsidiary- BHT 子公司寶虹
 1. Semi Equipment PEALD/PEALE 半導體原子沉積設備
 2. Front, Back-End IC Test & Packaging 後段封裝測試設備
- Q & A



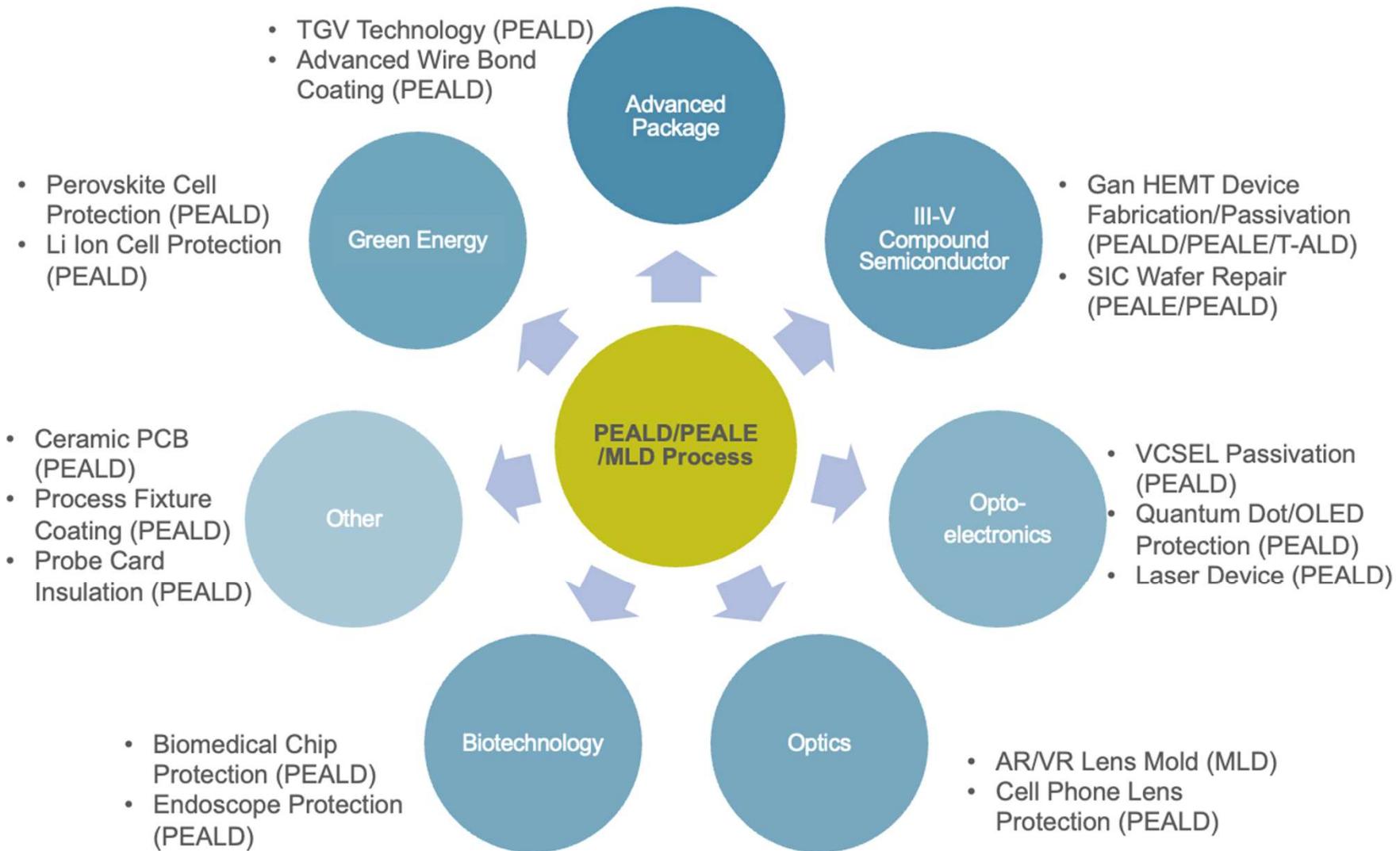
CBTech®



**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

**CBT GROUP
CONFIDENTIAL**

BHT / BP PEALD / ALE 應用領域

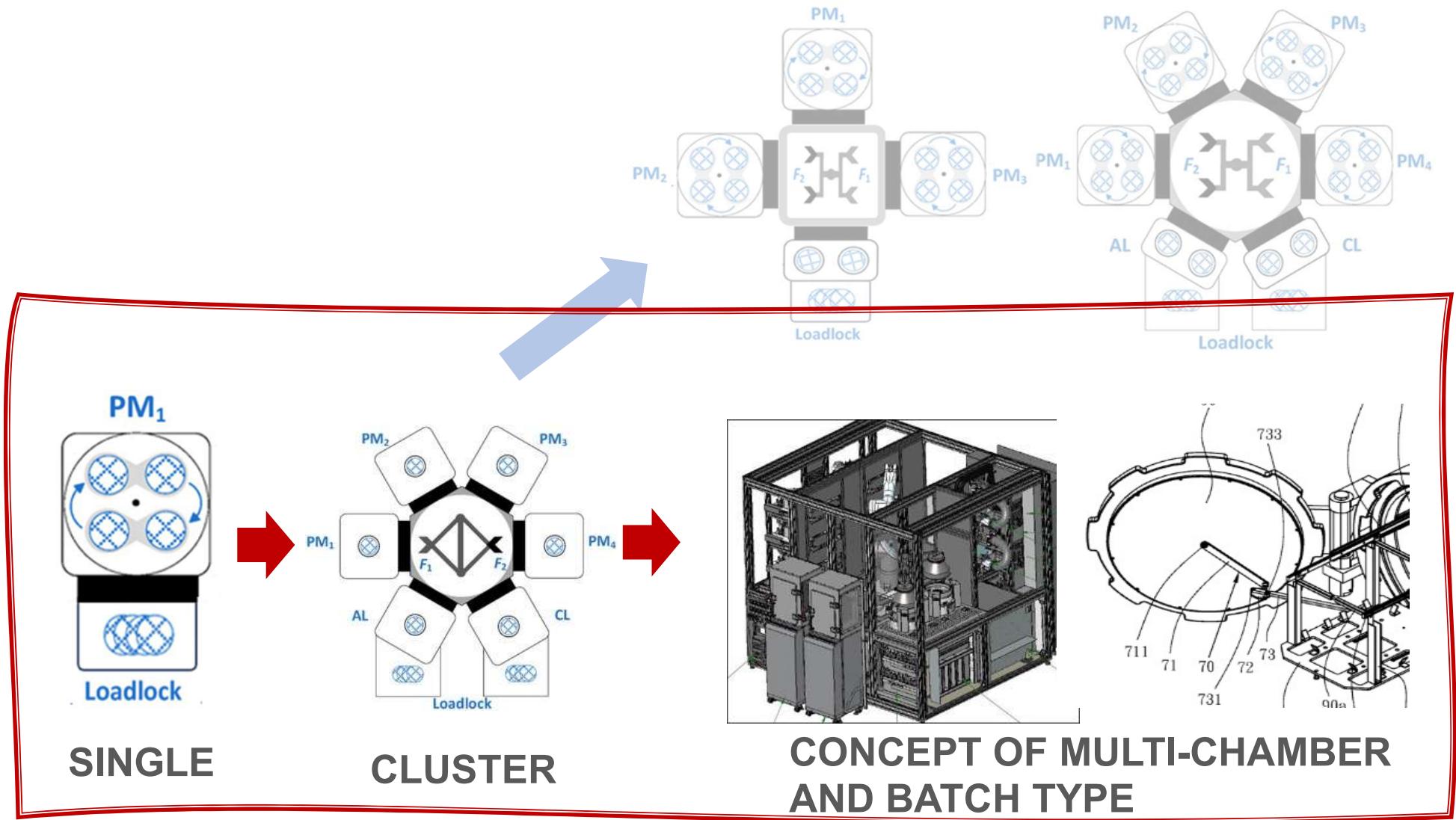


BHT / BP PEALD / PEALE 寶虹專注應用領域



- 先進封裝之**玻璃中介層PEALD銅種子層製作**
(PEALD Cu Seed Layer in Glass Interposer for Advanced Packaging)
- 高效**矽光子 CPO**低損耗PEALD鍍膜 /PEALE平坦化製程 (High-Efficiency Silicon Photonics with Low-Loss PEALD Coatings & PEALE Smoothing)
- 高效**陶瓷散熱基板** (High-Performance Ceramic Heat Conductive Substrate)
- 低碳永續**固態氧化物燃料電池** (Low-Carbon Solid Oxide Fuel Cell)

Concept Of BHT / BP PEALD / ALE Multi-space Process Modules



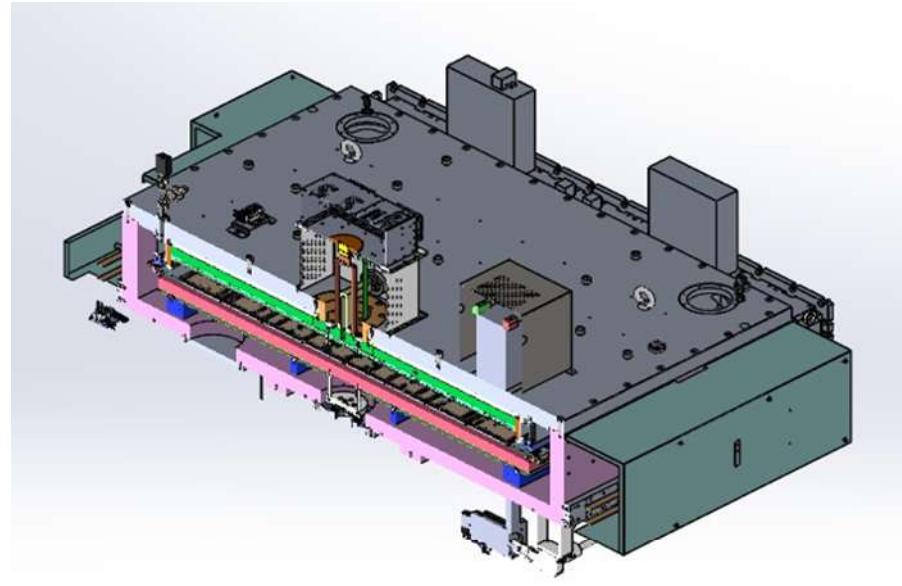
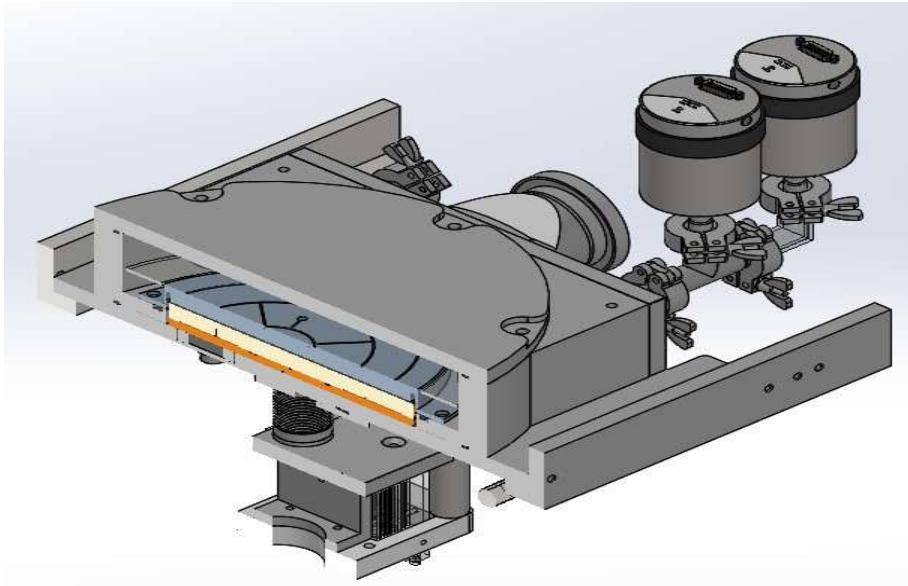
CBTech®



**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**

**CBT GROUP
CONFIDENTIAL**

BHT PEALD / ALE System With Flexible Modular Design



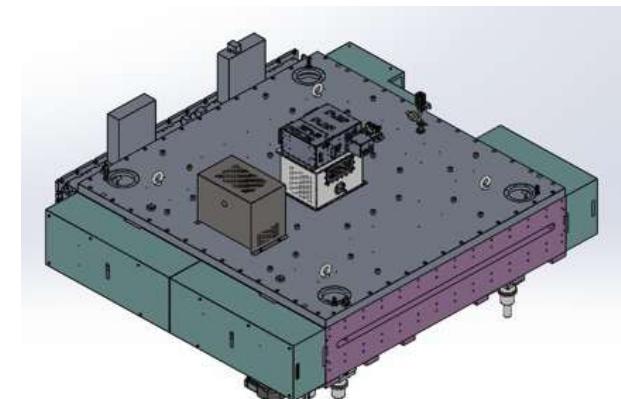
■ 寶虹 PEALD / ALE 系統採靈活模組化設計，可全面支援多種尺寸基板：

- 晶圓 (Wafer) : 150 mm、200 mm、300 mm
- 先進載板 (FOPLP / TGV) : 310 × 315、510 × 515mm
- 面板基板 (Panel Glass) : 310 × 315、510 × 515、600 × 600mm

專為 Cu Seed Layer 在 TGV 玻璃通孔應用所設計 PEALD

■ 腔體與真空與氣體系統 (Chamber, Vacuum & Gas Delivery System)

- 適用玻璃基板 $310 \times 310 / 510 \times 515$ / 客製尺寸
- Base Pressure: 1×10^{-6} Torr 等級
- 腔體溫度範圍: $50-350^\circ\text{C}$ (Ramp rate $2-5^\circ\text{C/sec}$)

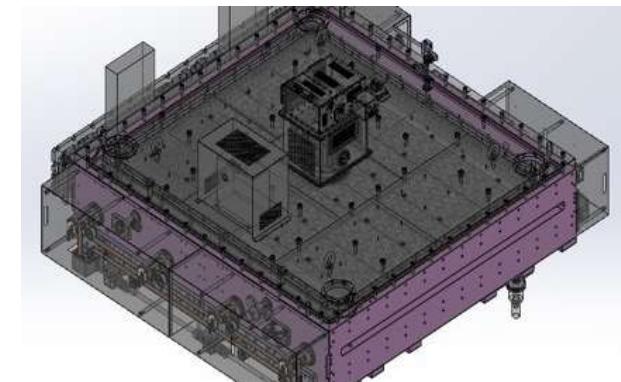


■ 前驅物與化學供應 (Precursor Delivery)

- Cu ALD Precursor (如 Cu amidinate / Cu guanidinate)
- Co 或 TiN 作為阻障層選配

■ 電漿系統 (Plasma System — Optional for PEALD)

- ICP/CCP Plasma Source (13.56 MHz / 2-3 kW)
- Plasma uniformity: $\pm 3\%$ 以內



■ 銅種子層特性 (Cu ALD Seed Layer Performance)

- 膜厚均勻性: $< \pm 2\%$
- 共形性 (Conformality) : $> 95\%$ in TGV 深寬比 $1:10$
 $\sim 1:20$
- 膜質低阻抗 (Resistivity $< 5-10 \mu\Omega\cdot\text{cm}$)

原子層沉積設備市場趨勢 PEALD/ALE 未來市場需求與成長 2025 ~2034 約 13.42% CAGR

- 全球原子層沉積 (Atomic Layer Deposition, ALD) 市場規模於 2025 年為 31.8 億美元，預計將由 2025 年的 31.8 億美元 成長至 2034 年約 98.8 億美元，在 2025 年至 2034 年 期間，年複合成長率 (CAGR) 為 13.42%。



| Report Coverage | Details |
|-------------------------------|--|
| Market Size in 2025 | USD 3.18 Billion |
| Market Size in 2026 | USD 3.68 Billion |
| Market Size by 2034 | USD 9.88 Billion |
| Growth Rate from 2025 to 2034 | CAGR of 13.42% |
| Base Year | 2025 |
| Forecast Period | 2025 to 2034 |
| Segments Covered | Product, Application, Region |
| Regions Covered | North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and Middle East & Africa |

- 寶虹科技致力於發展先進封裝 (TSV / TGV、RDL) 、陶瓷散熱基板等材料改質等製程應用設備開發。

議 程

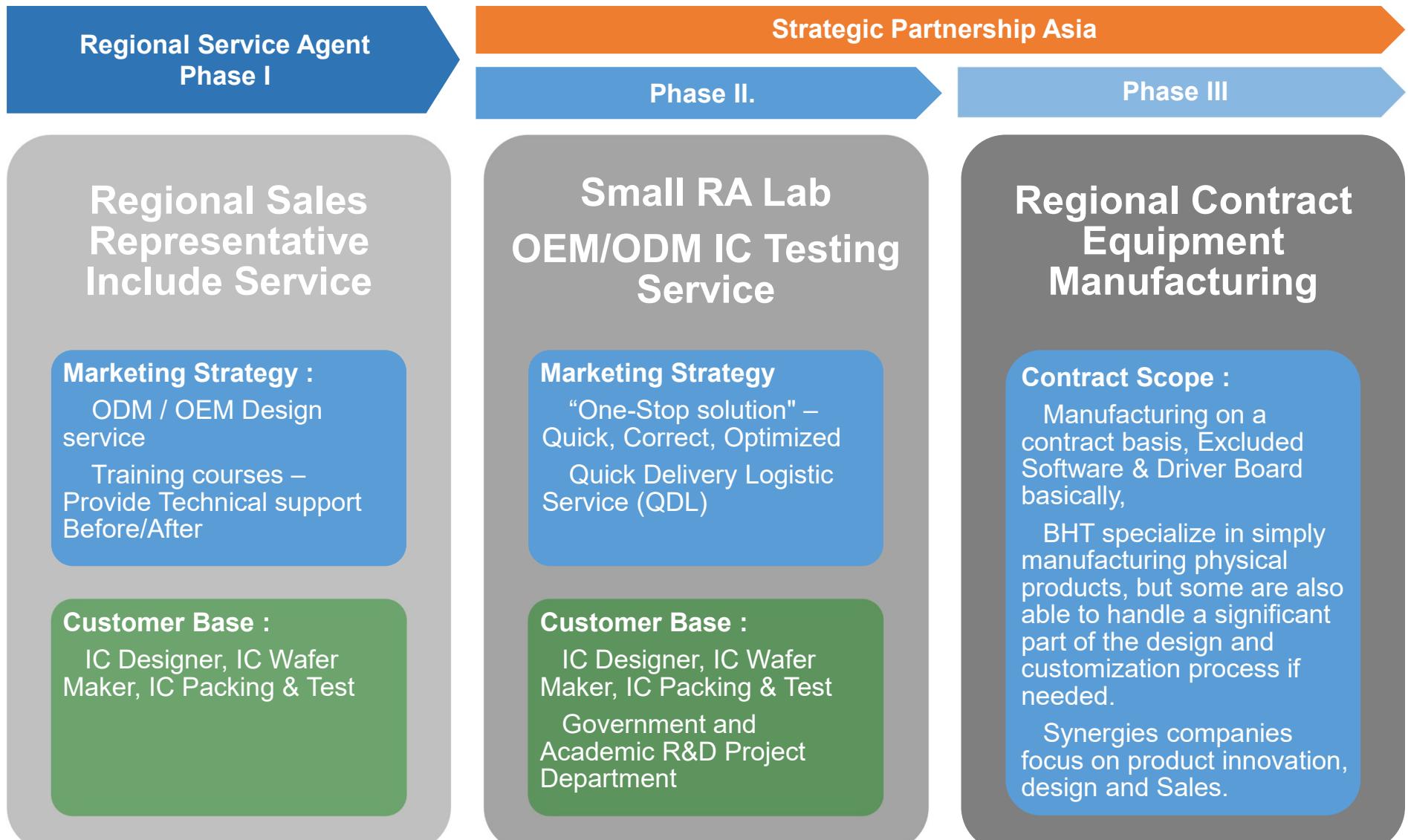
- 川寶集團簡介與現有產品說明
- TGV 玻璃基板市場概況及商業模式
- CBT 川寶科技
 1. TGV Manufacturing Line. TGV 玻璃基板金屬化製造產線
 2. MASK AOI 半導體光罩 AOI
- Subsidiary- BHT 子公司寶虹
 1. Semi Equipment PECVD PEALD/PEALE 半導體原子沉積設備
 2. Front, Back-End IC Test & Packaging 後段封裝測試設備
- Q & A

BHT Back-end Packaging and Testing Equipment Solutions



- Q&R IC 老化爐測試設備及應用
Q&R and Burn-In Systems and Applications
- 第三類半導體可靠度測試設備
IOL (Intermittent Operating Life) System
- SCAD Smartbox 遠端監控與管理 (A Flexible Remote Solution For HTOL / THB / HTRB Tester Monitoring)

SYNERGIES CAD BURN IN TESTER BUSINESS APPROACHES



Q&R IC 老化爐測試設備及應用

Q&R and Burn-In Systems and Applications

High performances over a wide range of solutions

- High precision Very Low Voltage (less than 0.5V)
- Medium-High Power (2kW/slot)
- Very High Voltage (3kV)
- Width Temperature Range LTOL at -55°C, HTOL (up to 220°C)
- PTC (Power Temperature Cycle)
- Modular Thermal Chambers with multiple independent zones



Q&R Applications coverage

| 系統型號 | HTOL (高溫操作壽命) | LTOL (低溫操作壽命) | HTRB (高溫反向偏壓) | THB (溫濕度偏壓) | PTC (功率溫度循環) | BURN-IN (老化測試) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| CUBE 480 | √ | √ | √ | | √ | √ |
| CUBE 700 | √ | √ | √ | | √ | √ |
| Tower 75K | √ | | √ | √ | | |
| Tower 75K SS | √ | | √ | √ | | |
| CUBE NeXt | √ | √ | √ | | √ | √ |

Q&R IC 老化爐測試設備及應用

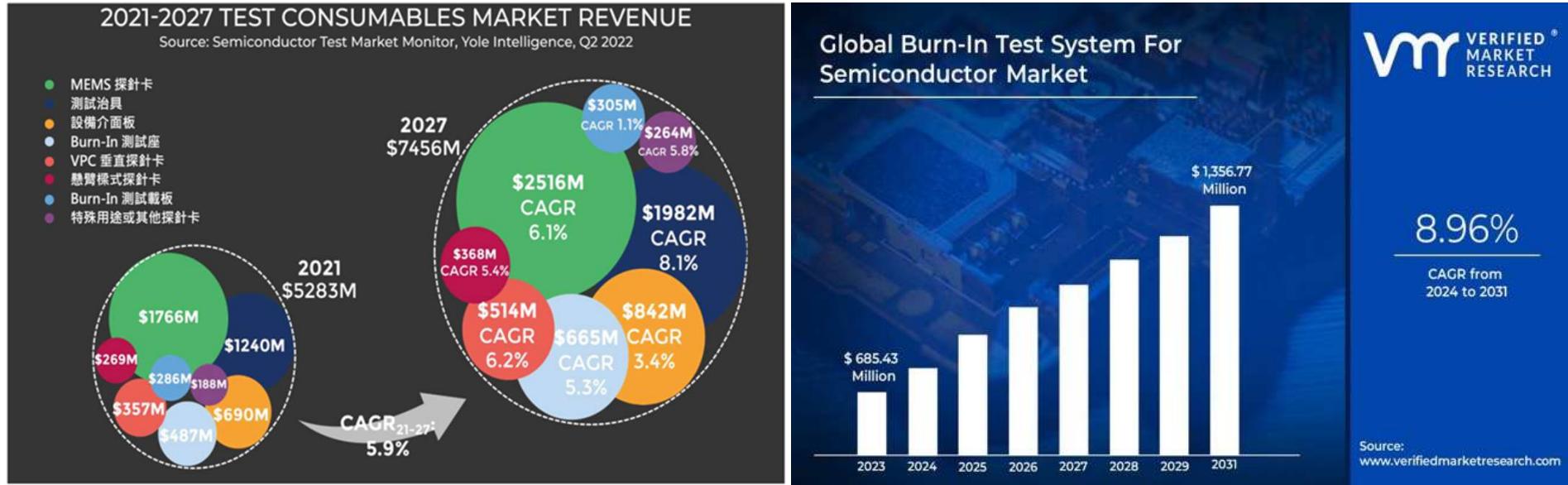
Q&R and Burn-In Systems and Applications

| 規格類別 | 規格描述 | 因應 CoWoS/AI 晶片測試重點整理 |
|---------------------|--|---|
| 電壓 (Voltage) | High precision Very Low Voltage (less than 0.5V) | AI 晶片核心趨勢：高效能 AI 晶片的核心電壓持續降低 ($V_{cc} < 0.5V$)，對測試設備的電壓精準度要求極高，這是確保測試準確的關鍵能力。 |
| 功率 (Power) | Medium-High Power (2kW/slot) | 高功率密度趨勢：CoWoS 整合的 AI/HPC 晶片功耗極高 (數百瓦至上千瓦)。2kW/slot 顯示其有能力處理高功率測試，對高階 AI 晶片測試至關重要。 |
| 溫度 (Temperature) | Very High Temperature HTOL (up to 220°C) | 加速可靠性：提高測試溫度 (HTOL) 是加速晶片長期可靠性驗證的標準方法。220°C 的能力顯示其可測試最嚴苛的高溫應用情境。 |
| 熱管理 (Thermal) | Modular Thermal Chambers with multiple independent zones | CoWoS 異質整合挑戰：CoWoS 封裝內含多種晶粒 (邏輯、HBM 等)。獨立溫控區能針對不同區域進行差異化溫控測試，模擬更真實的運作環境。 |

| 系統型號 | 關鍵規格與應用 | 因應 CoWoS/AI 晶片測試重點整理 |
|-----------------------|--|--|
| CUBE 480 / 700 / NeXt | 具備 High pin-count and high parallelism，其中 NeXt 具備 very high pin-count 和 analog features。 | 腳位數與平行度：AI/HPC 晶片和 HBM 記憶體的 CoWoS 整合需要極高的 I/O 腳位數 (High pin-count)。高平行度 (High parallelism) 意味著能同時測試大量晶片，是滿足 AI 晶片巨量出貨和縮短量產時程的關鍵。 |
| Tower 75K (HTRH/HTRB) | 集成現有氣候箱，進行溫濕度壓力測試 (THB/HAST)。 | 環境可靠性：CoWoS 封裝材料複雜，對濕氣、溫度變化敏感。THB/HAST 是確保封裝在極端環境下 (如資料中心濕熱環境) 仍能可靠運作的重要測試，為投資人關注的長期穩定性指標。 |

老化測試未來市場需求與成長

2023 ~ 2031 約 8.9% CAGR



| 市場趨勢 | 老化爐的具體需求 | SCAD 相關系統規格 | 備註 |
|------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| 晶片功耗極高化 | 高功率處理與散熱能力 | Medium-High Power (2kW/slot), HTOL up to 220°C, Modular Thermal Chambers | 確保能測試 高熱/高功耗 的 AI/HPC 晶片。 |
| 節能與效能要求 | 極高精準度的超低核心電壓供應 | High precision Very Low Voltage (less than 0.5V) | 滿足先進製程和低電壓測試要求，技術門檻高。 |
| CoWoS 異質整合 | 巨量的 I/O 腳位測試，以及類比功能驗證 | Very high pin-count, Analog features (CUBE NeXt) | 決定設備能否測試 HBM 與邏輯整合 的高階 AI 封裝。 |
| 巨量出貨需求 | 高效率、高吞吐量的老化篩選 | High parallelism (CUBE 480/700/NeXt), BURN-IN 覆蓋 | 縮短產品上市時間 (TTM)，提升產能效率。 |
| 封裝結構複雜化 | 嚴格的環境和熱機械應力可靠性測試 | PTC (功率溫度循環), THB/HTRB (Tower 75K/SS) | 驗證 CoWoS/SiP 封裝在極端環境下的長期穩定性。 |

第三類WBG半導體可靠度測試設備 IOL (Intermittent Operating Life) System

產品特點 (Key Features)

■ 高耐壓測試能力與完整的可靠度驗證機制

隨著伺服器電源架構由 54V 提升至 800V，傳統矽 Si 元件逐漸由 GaN / SiC 取代。本系統可進行加速壽命試驗，包含 IOL 等耐久性測試，用於驗證器件在高壓環境下的可靠度。針對 GaN / SiC 功率元件在 高電壓、高頻、高溫 條件下的行為進行嚴格檢測。系統可確保 可靠度驗證結果的穩定性與再現性，並評估器件的劣化行為與壽命表現。

■ 應用價值：系統可針對 GaN / SiC 功率元件提供可靠度與壽命數據，適用於：

- AI 伺服器電源模組
- 資料中心電源架構
- 電動車 (EV) 動力系統
- 工控與工業電源設備等

■ 標準導向之系統設計

支援 高達 800V 操作環境，可進行

- 耐壓能力驗證
- 热耐受測試
- 高速切換特性壽命驗證

符合新世代功率半導體應用需求。



CBTech[®]



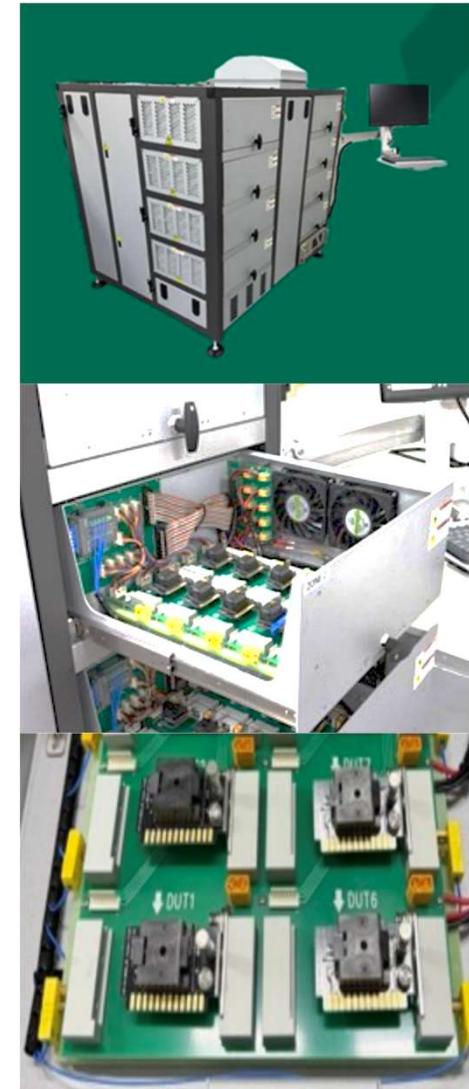
**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**

**CBT GROUP
CONFIDENTIAL**

第三類半導體可靠度測試設備

IOL (Intermittent Operating Life) System

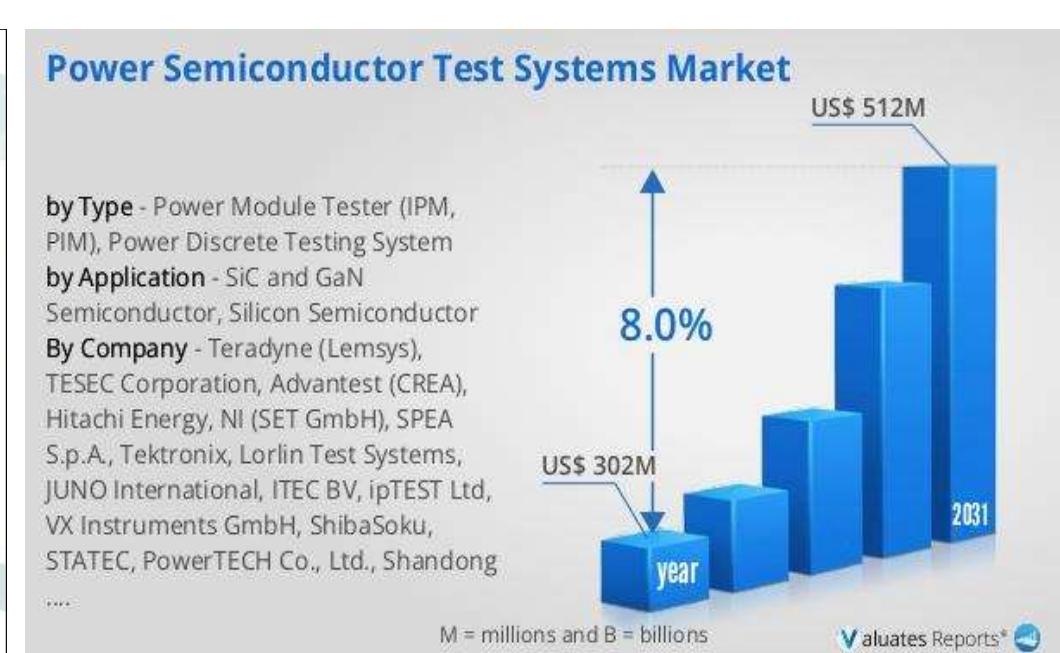
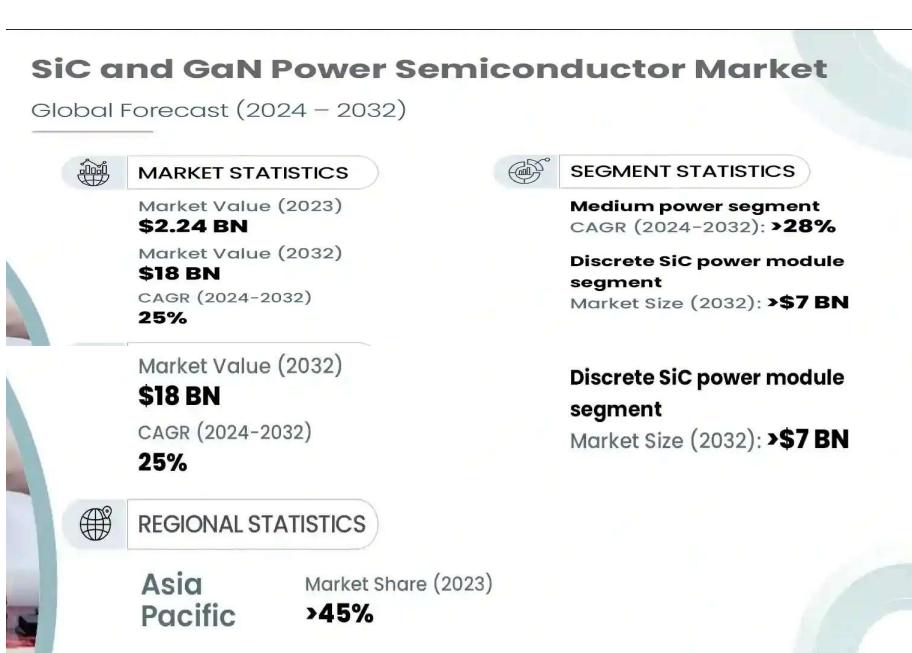
| 項目 | 規 格 |
|-------------------|---|
| 測試容量 (通道數) | 80 CH, 多個與標準機殼規格相容的抽屜，可針對不同的基材自訂調整 |
| 最大電流能力 | 每 CH 可提供 20A 加熱電流 離散元件測試 |
| 測試版型 | 無須老化版、客製化基板 (多封裝適用) |
| 冷卻系統 | 智能風扇控溫: 6000 rpm × 4、動態啟閉控溫 + IR 热像儀雙重確認溫度 與 RTD 監測 |
| 材料支援 | 開放式測試平台，適用於測試 Si / SiC / GaN |
| 測試標準 | 同應用範疇根據 AQG 324 與 AECQ-101 測試準則進行測試 |
| T _j 量測 | 目前以 NI 高速擷取卡量測 (取樣 1 μs) |
| 客製彈性 | 高 (客製化小板) |
| 適用場域 | 實驗室可靠度驗證 |



半導體可靠度測試系統總市場 2023 ~2031約 8.0% CAGR

■ 功率半導體測試系統市場規模：

全球功率半導體測試系統市場於 2024 年的市場規模為 3.02 億美元，預計將於 2031 年成長至 5.12 億美元，在預測期間內的年複合成長率 (CAGR) 為 8.0%。



建構四大核心事業群-四箭齊發

CBT Group 4 Core BU

PCB 設備事業部
PCB Equipment BU

半導體設備事業部
Semi Equipment BU

TGV 玻璃基板事業部
TGV BU

半導體光罩事業部
Semi Mask BU



川寶集團

成就IT生態系統製造的領航者

Enabling Smart Manufacturing Through IT Ecosystem
Innovation



CBT GROUP
CONFIDENTIAL

創新

Create

卓越

Best

科技

Technology

Thank You For Attention !

Q & A



CBTech[®]



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

CBT GROUP
CONFIDENTIAL